

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第4946780号  
(P4946780)

(45) 発行日 平成24年6月6日 (2012.6.6)

(24) 登録日 平成24年3月16日 (2012.3.16)

(51) Int.Cl.

F I

G O 2 B 5/30 (2006.01)

G O 2 B 5/30

G O 2 F 1/1335 (2006.01)

G O 2 F 1/1335 5 1 0

請求項の数 19 (全 48 頁)

(21) 出願番号 特願2007-270707 (P2007-270707)  
 (22) 出願日 平成19年10月17日 (2007.10.17)  
 (65) 公開番号 特開2009-98464 (P2009-98464A)  
 (43) 公開日 平成21年5月7日 (2009.5.7)  
 審査請求日 平成22年10月15日 (2010.10.15)

(73) 特許権者 000002369  
 セイコーエプソン株式会社  
 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号  
 (74) 代理人 100091292  
 弁理士 増田 達哉  
 (74) 代理人 100091627  
 弁理士 朝比 一夫  
 (72) 発明者 大塚 賢治  
 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ  
 ーエプソン株式会社内  
 (72) 発明者 松尾 泰秀  
 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ  
 ーエプソン株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 接合膜付き偏光板、画像表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

光透過性を有する基板と、前記基板の一方の面に設けられた偏光層と、を積層してなる偏光板と、

前記偏光板の少なくともいずれかの面側に設けられた接合膜とを有し、

前記接合膜は、シロキサン (S i - O) 結合を含む原子構造を有する S i 骨格と、該 S i 骨格に結合する脱離基とを含み、

前記接合膜は、その少なくとも一部の領域にエネルギーを付与することにより、前記接合膜の少なくとも表面付近に存在する前記脱離基が前記 S i 骨格から脱離し、前記接合膜の表面の前記領域に、他の被着体との接着性が発現するものであることを特徴とする接合膜付き偏光板。

【請求項 2】

前記接合膜は、前記偏光層の前記基板と反対の面に設けられたものである請求項 1 に記載の接合膜付き偏光板。

【請求項 3】

前記偏光層は、偏光フィルムと、該偏光フィルムとは異なる機能を有する他のフィルムとの積層体をなし、

前記偏光フィルムの前記他のフィルムと反対の面に前記接合膜が設けられたものである請求項 2 に記載の接合膜付き偏光板。

【請求項 4】

10

20

前記偏光層は、偏光フィルムと、該偏光フィルムとは異なる機能を有する他のフィルムとの積層体をなし、

前記他のフィルムの前記偏光フィルムと反対の面に前記接合膜が設けられたものである請求項 2 に記載の接合膜付き偏光板。

【請求項 5】

前記偏光層は、偏光フィルム、該偏光フィルムとは異なる機能を有する他のフィルムとの積層体をなし、

接合膜付き偏光板の平均厚さを  $T$  (  $\mu\text{m}$  )、前記基板の平均厚さを  $T_1$  (  $\mu\text{m}$  )、前記偏光フィルムの平均厚さを  $T_2$  (  $\mu\text{m}$  )、前記他のフィルムの厚さを  $T_3$  (  $\mu\text{m}$  ) としたとき、 $0.99 < (T_1 + T_2 + T_3) / T$  である請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の 接合膜付き偏光板。

10

【請求項 6】

前記他のフィルムは、前記偏光フィルムを保護する保護フィルムや、透過光の所定の方向の速度を遅くする機能、入射光の一部の波長の光成分のみを透過する機能、入射光の一部の波長の光成分を吸収または反射する機能、または入射光の反射を防止する機能から選択される少なくとも一つの機能を有する光学フィルムである請求項 3 ないし 5 のいずれかに記載の 接合膜付き偏光板。

【請求項 7】

前記偏光フィルムと前記他のフィルムとが、前記接合膜と同様の接合膜を介して接合されている請求項 3 ないし 6 のいずれかに記載の 接合膜付き偏光板。

20

【請求項 8】

前記接合膜は、前記基板の前記偏光層と反対の面に設けられたものである請求項 1 に記載の接合膜付き偏光板。

【請求項 9】

前記偏光層と前記基板とは、前記接合膜と同様の接合膜を介して接合されている請求項 1 ないし 8 のいずれかに記載の 接合膜付き偏光板。

【請求項 10】

前記接合膜の平均厚さは、 $1 \sim 1000 \text{ nm}$  である請求項 1 ないし 9 のいずれかに記載の 接合膜付き偏光板。

【請求項 11】

30

前記 Si 骨格の結晶化度は、45% 以下である請求項 1 ないし 10 のいずれかに記載の 接合膜付き偏光板。

【請求項 12】

前記脱離基は、H 原子、B 原子、C 原子、N 原子、O 原子、P 原子、S 原子およびハロゲン系原子、またはこれらの各原子が前記 Si 骨格に結合するよう配置された原子団からなる群から選択される少なくとも 1 種で構成されたものである請求項 1 ないし 11 のいずれかに記載の 接合膜付き偏光板。

【請求項 13】

前記脱離基は、アルキル基である請求項 12 に記載の接合膜付き偏光板。

【請求項 14】

40

前記接合膜は、プラズマ重合法により形成されたものである請求項 1 ないし 13 のいずれかに記載の 接合膜付き偏光板。

【請求項 15】

前記接合膜は、ポリオルガノシロキサンを主材料として構成されている請求項 14 に記載の接合膜付き偏光板。

【請求項 16】

前記ポリオルガノシロキサンは、オクタメチルトリシロキサンの重合物である請求項 15 に記載の接合膜付き偏光板。

【請求項 17】

光透過性を有する基板と、前記基板の一方の面側に設けられた偏光層と、を積層してな

50

る偏光板と、

前記偏光板の少なくともいずれかの面側に設けられた接合膜とを有し、

前記接合膜は、金属原子、該金属原子に結合する酸素原子、および前記金属原子または前記酸素原子に結合する脱離基、を含み、

前記接合膜は、その少なくとも一部の領域にエネルギーを付与することにより、前記接合膜の少なくとも表面付近に存在する前記脱離基が前記金属原子および前記酸素原子の少なくとも一方から脱離し、前記接合膜の表面の前記領域に、他の被着体との接着性が発現するものであることを特徴とする接合膜付き偏光板。

【請求項 18】

光透過性を有する基板と、前記基板の一方の面側に設けられた偏光層と、を積層してなる偏光板と、

10

前記偏光板の少なくともいずれかの面側に設けられた接合膜とを有し、

前記接合膜は、金属原子、有機成分で構成される脱離基、を含み、

前記接合膜は、その少なくとも一部の領域にエネルギーを付与することにより、前記接合膜の少なくとも表面付近に存在する前記脱離基が前記接合膜から脱離し、前記接合膜の表面の前記領域に、他の被着体との接着性が発現するものであることを特徴とする接合膜付き偏光板。

【請求項 19】

請求項 1 ないし 18 のいずれかに記載の接合膜付き偏光板と前記他の被着体としての画像表示素子とを備えたことを特徴とする画像表示装置。

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、接合膜付き偏光板、画像表示装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

液晶表示装置、有機エレクトロルミネッセンス（EL）表示装置、プラズマ表示装置等の画像表示装置には、偏光板が広く用いられている。例えば、TN型の液晶表示装置は、液晶表示素子（液晶パネル）の両面にお互いに偏光方向を直交させた偏光板が設けられたものである。

30

ところで、このような偏光板は、画像表示装置に適用する際、一般的に、液晶パネルなどの画像表示素子にアクリル系粘接着剤等の透明性の高い光学用の粘接着剤を用いて接合（接着）されるものである（例えば、特許文献1参照）。

このように粘接着剤を用いて偏光板と画像表示素子とを接着する際には、液状またはペースト状の粘接着剤を接着面に塗布し、塗布された粘接着剤を介して部材同士を貼り合わせる。その後、熱または光の作用により粘接着剤を硬化させることにより、偏光板と画像表示素子とを接合する。

【0003】

ところが、このような粘接着剤を用いて偏光板と画像表示素子とを接合する場合、以下のような問題があった。すなわち、偏光板と画像表示素子との接着強度が低く、偏光板と画像表示素子との間で剥離が起こり、画像表示装置の耐久性を十分なものとすることができなかった。また、このような粘接着剤を硬化させてなる粘接着剤層は厚みムラが生じやすく、十分な寸法精度で偏光板と画像表示素子とを接合することができなかった。さらに、このような粘接着剤は、硬化時に体積収縮を起こし、形成される粘接着剤層に残留応力が発生する。その結果、画像表示装置の表示画像に、黒表示状態において光が漏れる現象（いわゆる、白抜け現象）が起こるといった問題があった。

40

【0004】

【特許文献1】特開平11-95209号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

50

## 【 0 0 0 5 】

本発明の目的は、被着体に対して、高い寸法精度で強固に接合することができる接合膜付き偏光板、かかる接合膜付き偏光板を備え、白抜け現象の発生が確実に防止された画像表示装置を提供することにある。

## 【課題を解決するための手段】

## 【 0 0 0 6 】

このような目的は、下記の本発明により達成される。

本発明の接合膜付き偏光板は、光透過性を有する基板と、前記基板の一方の面に設けられた偏光層と、を積層してなる偏光板と、

前記偏光板の少なくともいずれかの面側に設けられた接合膜とを有し、

前記接合膜は、シロキサン（ $\text{Si}-\text{O}$ ）結合を含む原子構造を有する $\text{Si}$ 骨格と、該 $\text{Si}$ 骨格に結合する脱離基とを含み、

前記接合膜は、その少なくとも一部の領域にエネルギーを付与することにより、前記接合膜の少なくとも表面付近に存在する前記脱離基が前記 $\text{Si}$ 骨格から脱離し、前記接合膜の表面の前記領域に、他の被着体との接着性が発現するものであることを特徴とする。

これにより、被着体に対して、高い寸法精度で強固に接合することができる接合膜付き偏光板を提供することができる。また、このような接合膜付き偏光板の被着体が画像表示素子である画像表示装置では、表示される画像に、白抜け現象が発生するのを確実に防止することができる。

## 【 0 0 0 7 】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記接合膜は、前記偏光層の前記基板と反対の面に設けられたものであることが好ましい。

これにより、偏光層が外部環境（光、熱、湿度など）の影響により劣化するのが確実に防止され、偏光板の耐久性（耐候性）を長期間にわたって優れたものとすることができる。

## 【 0 0 0 8 】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記偏光層は、偏光フィルムと、該偏光フィルムとは異なる機能を有する他のフィルムとの積層体をなし、

前記偏光フィルムの前記他のフィルムと反対の面に前記接合膜が設けられたものであることが好ましい。

これにより、偏光層が複数のフィルムを有する積層体であっても、基板と偏光層とが高い寸法精度で強固に接合され、耐久性に優れるとともに、画像表示装置に適用した際に、白抜け現象の発生が確実に防止された接合膜付き偏光板とすることができる。

## 【 0 0 0 9 】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記偏光フィルムは、あらかじめ、前記接合膜と接する表面に水酸基を有していることが好ましい。

これにより、偏光層と接合膜との接合強度をさらに高めることができ、結果として、接合膜付き偏光板の耐久性をさらに優れたものとすることができる。

本発明の接合膜付き偏光板では、前記偏光層は、偏光フィルムと、該偏光フィルムとは異なる機能を有する他のフィルムとの積層体をなし、

前記他のフィルムの前記偏光フィルムと反対の面に前記接合膜が設けられたものであることが好ましい。

これにより、偏光層が複数のフィルムを有する積層体であっても、基板と偏光層とが高い寸法精度で強固に接合され、耐久性に優れるとともに、画像表示装置に適用した際に、白抜け現象の発生が確実に防止された接合膜付き偏光板とすることができる。

## 【 0 0 1 0 】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記他のフィルムは、あらかじめ、前記接合膜と接する表面に水酸基を有していることが好ましい。

これにより、偏光層と接合膜との接合強度をさらに高めることができ、結果として、接合膜付き偏光板の耐久性をさらに優れたものとすることができる。

本発明の接合膜付き偏光板では、前記他のフィルムは、前記偏光フィルムを保護する保護フィルムや、透過光の所定の方向の速度を遅くする機能、入射光の一部の波長の光成分のみを透過する機能、入射光の一部の波長の光成分を吸収または反射する機能、または入射光の反射を防止する機能から選択される少なくとも一つの機能を有する光学フィルムであることが好ましい。

これにより、入射光を精度良く偏光させる機能に加えて、上述したような機能を確実に発現した接合膜付き偏光板を得ることができる。

#### 【0011】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記接合膜は、前記基板の前記偏光層と反対の面に設けられたものであることが好ましい。

10

これにより、被着体に高い寸法精度で強固に接合することができる接合膜付き偏光板を得ることができる。また、このような接合膜付き偏光板の被着体が画像表示素子である画像表示装置では、表示される画像に、白抜け現象が発生するのを確実に防止することができる。

#### 【0012】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記基板は、あらかじめ、前記接合膜と接する表面に水酸基を有していることが好ましい。

これにより、基板と接合膜との接合強度をさらに高めることができ、結果として、接合膜付き偏光板の耐久性をさらに優れたものとすることができる。

本発明の接合膜付き偏光板では、前記偏光層と前記基板とは、前記接合膜と同様の接合膜を介して接合されていることが好ましい。

20

これにより、寸法精度がさらに優れるとともに、より高い耐久性を有する接合膜付き偏光板を得ることができる。

#### 【0013】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記偏光フィルムと前記他のフィルムとが、前記接合膜と同様の接合膜を介して接合されていることが好ましい。

これにより、接合膜付き偏光板の耐久性を十分に優れたものとしつつ、各構成フィルムが有する機能を確実に発現させることができる接合膜付き偏光板を得ることができる。

本発明の接合膜付き偏光板では、前記偏光層は、偏光フィルム、該偏光フィルムとは異なる機能を有する他のフィルムとの積層体をなし、

30

接合膜付き偏光板の平均厚さを $T(\mu m)$ 、前記基板の平均厚さを $T1(\mu m)$ 、前記偏光フィルムの平均厚さを $T2(\mu m)$ 、前記他のフィルムの厚さを $T3(\mu m)$ としたとき、 $0.99 \leq (T1 + T2 + T3) / T \leq 1$ であることが好ましい。

これにより、偏光板を透過する光に、不本意な位相のずれが生じるのをより確実に防止することができ、偏光板を構成する各フィルムが有する機能をより確実に発現させることができる。

#### 【0014】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記接合膜の平均厚さは、 $1 \sim 1000 \text{ nm}$ であることが好ましい。

これにより、偏光板と被着体とを十分に高い寸法精度で強固に接着させることができる。

40

本発明の接合膜付き偏光板では、前記接合膜を構成する全原子からH原子を除いた原子のうち、Si原子の含有率とO原子の含有率の合計が、 $10 \sim 90 \text{ 原子\%}$ であることが好ましい。

これにより、接合膜は、Si原子とO原子とが強固なネットワークを形成し、接合膜自体が強固なものとなる。また、かかる接合膜は、偏光板に対して、特に高い接合強度を示すものとなる。

#### 【0015】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記接合膜中のSi原子とO原子の存在比は、 $3 : 7 \sim 7 : 3$ であることが好ましい。

50

これにより、接合膜の安定性が高くなり、偏光板と被着体とをより強固に接合することができるようになる。

本発明の接合膜付き偏光板では、前記Si骨格の結晶化度は、45%以下であることが好ましい。

これにより、Si骨格は特にランダムな原子構造を含むものとなる。そして、寸法精度および接着性により優れた接合膜が得られ、結果として、偏光板と被着体とをより高い寸法精度で強固に接着することができる。

#### 【0016】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記脱離基は、H原子、B原子、C原子、N原子、O原子、P原子、S原子およびハロゲン系原子、またはこれらの各原子が前記Si骨格に結合するように配置された原子団からなる群から選択される少なくとも1種で構成されたものであることが好ましい。

10

これらの脱離基は、エネルギーの付与による結合/脱離の選択性に比較的優れている。このため、エネルギーを付与することによって比較的簡単に、かつ均一に脱離する脱離基が得られることとなり、偏光板と被着体との接着性をより高度化することができる。

#### 【0017】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記脱離基は、アルキル基であることが好ましい。

これにより、耐候性および耐薬品性に優れた接合膜が得られる。その結果、得られる接合膜付き偏光板の耐久性をさらに優れたものとすることができる。

本発明の接合膜付き偏光板では、前記接合膜は、プラズマ重合法により形成されたものであることが好ましい。

20

これにより、偏光板と被着体とは、接合膜を介して、特に強固に接合し得る接合膜付き偏光板が得られる。また、プラズマ重合法で形成された接合膜は、エネルギーが付与されて脱離基が脱離した状態（活性化状態）が比較的長時間にわたって維持されるため、得られる接合膜付き偏光板の製造過程の簡素化、効率化を図ることができる。

#### 【0018】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記接合膜は、ポリオルガノシロキサンを主材料として構成されていることが好ましい。

これにより、接着性により優れた接合膜が得られ、偏光板と被着体とをより強固に接合させることができる。また、この接合膜は、耐候性および耐薬品性に優れたものとなる。

30

本発明の接合膜付き偏光板では、前記ポリオルガノシロキサンは、オクタメチルトリシロキサンの重合物であることが好ましい。

これにより、接合膜を介して接合される偏光板と被着体との接合強度は特に優れたものとなる。

#### 【0019】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記接合膜は、流動性を有しない固体状のものであることが好ましい。

これにより、偏光板と被着体とを、従来に比べて格段に高い寸法精度で接合することができるとともに、従来に比べ、短時間で強固な接合が可能になる。

本発明の接合膜付き偏光板では、前記偏光板の前記接合膜と接している面には、あらかじめ、前記接合膜との密着性を高める表面処理が施されていることが好ましい。

40

これにより、偏光板の接合膜と接する表面を清浄化および活性化し、偏光板と被着体との接合強度を高めることができる。

#### 【0020】

本発明の接合膜付き偏光板では、前記表面処理は、プラズマ処理であることが好ましい。

これにより、偏光板と被着体との接合強度を特に優れたものとすることができる。

本発明の接合膜付き偏光板では、前記偏光板と前記接合膜との間に、中間層を有することが好ましい。

これにより、信頼性の高い接合膜付き偏光板を得ることができる。

50

本発明の接合膜付き偏光板では、前記中間層は、酸化物系材料を主材料として構成されていることが好ましい。

これにより、偏光板と被着体との間の接合強度を特に高めることができる。

【0021】

本発明の接合膜付き偏光板は、光透過性を有する基板と、前記基板の一方の面側に設けられた偏光層と、を積層してなる偏光板と、

前記偏光板の少なくともいずれかの面側に設けられた接合膜とを有し、

前記接合膜は、金属原子、該金属原子に結合する酸素原子、および前記金属原子または前記酸素原子に結合する脱離基、を含み、

前記接合膜は、その少なくとも一部の領域にエネルギーを付与することにより、前記接合膜の少なくとも表面付近に存在する前記脱離基が前記金属原子および前記酸素原子の少なくとも一方から脱離し、前記接合膜の表面の前記領域に、他の被着体との接着性が発現するものであることを特徴とする。

これにより、被着体に高い寸法精度で強固に接合することができる接合膜付き偏光板を提供することができる。また、このような接合膜付き偏光板の被着体が画像表示素子である画像表示装置では、表示される画像に、白抜け現象が発生するのを確実に防止することができる。

【0022】

本発明の接合膜付き偏光板は、光透過性を有する基板と、前記基板の一方の面側に設けられた偏光層と、を積層してなる偏光板と、

前記偏光板の少なくともいずれかの面側に設けられた接合膜とを有し、

前記接合膜は、金属原子、有機成分で構成される脱離基、を含み、

前記接合膜は、その少なくとも一部の領域にエネルギーを付与することにより、前記接合膜の少なくとも表面付近に存在する前記脱離基が前記接合膜から脱離し、前記接合膜の表面の前記領域に、他の被着体との接着性が発現するものであることを特徴とする。

これにより、被着体に高い寸法精度で強固に接合することができる接合膜付き偏光板を提供することができる。また、このような接合膜付き偏光板の被着体が画像表示素子である画像表示装置では、表示される画像に、白抜け現象が発生するのを確実に防止することができる。

【0023】

本発明の画像表示装置は、本発明の接合膜付き偏光板と前記他の被着体としての画像表示素子とを備えたことを特徴とする。

これにより、白抜け現象が抑えられ、耐久性に優れた画像表示装置を得ることができる。

本発明の画像表示装置では、前記画像表示素子の前記接合膜付き偏光板と接している面には、あらかじめ、水酸基を有していることが好ましい。

これにより、偏光板と画像表示素子との接合強度を特に高いものとすることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0024】

以下、本発明の接合膜付き偏光板および画像表示装置を、添付図面に示す好適実施形態に基づいて詳細に説明する。

本発明の接合膜付き偏光板は、光透過性を有する基板と、入射光を偏光させる機能を有する偏光層とを有する偏光板の少なくとも一方の面に接合膜を有するものである。

この接合膜付き偏光板を構成する接合膜は、シロキサン(Si-O)結合を含みランダムな原子構造を有するSi骨格と、このSi骨格に結合する脱離基とを含むものである。

【0025】

このような接合膜は、接合膜の平面視における少なくとも一部の領域、すなわち、平面視における接合膜の全面または一部の領域に対して、エネルギーを付与したことにより、接合膜の少なくとも表面付近に存在する脱離基がSi骨格から脱離したものである。そして、この接合膜は、脱離基の脱離によって、その表面のエネルギーが付与された領域に、

10

20

30

40

50

接着性が発現し、被着体との接着性が発現するという特徴を有するものである。

このような特徴を有する接合膜付き偏光板は、被着体に対して、高い寸法精度で強固に接合可能なものである。そして、例えば、被着体としての画像表示素子に、かかる接合膜付き偏光板と接合膜を介して接合された画像表示装置は、偏光板と画像表示素子とが、高い寸法精度で強固に接合された、信頼性の高いものとすることができる。

#### 【 0 0 2 6 】

##### < 第 1 実施形態 >

まず、本発明の接合膜付き偏光板、および画像表示装置の第 1 実施形態について説明する。

図 1 は、本発明の接合膜付き偏光板の第 1 実施形態を示す断面図である。なお、以下の説明では、図 1 中の上側を「上」、下側を「下」と言う。

図 1 に示すように、本実施形態の接合膜付き偏光板 1 は、光透過性を有する基板 2 と、偏光層 4 としての偏光フィルム 4 1 とを有する偏光板 1 0 と、偏光フィルム 4 1 の上面（偏光フィルム 4 1 の基板 2 とは反対側の面）に設けられた接合膜 3 とを有している。以下、これらの各部について順次説明する。

#### 【 0 0 2 7 】

##### [ 基板 ]

接合膜付き偏光板 1 を構成する基板 2 は、光透過性を有するものであり、偏光フィルム 4 1 に傷が付くのを防止したり、接合膜付き偏光板 1 全体としての機械的強度を向上させるものである。

このような基板 2 を構成する材料としては、上述したような機能を有するものであれば、特に限定されるものではなく、例えば、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンテレフタレート（PBT）、ポリシクロヘキサントレフタレート（PCT）等のポリエステル、ジアセチルセルロース、トリアセチルセルロース（TAC）等のセルロース系ポリマー、ポリエチレン、ポリプロピレン、ノルボルネン系開環重合体、エチレン - プロピレン共重合体、エチレン - 酢酸ビニル共重合体（EVA）等のポリオレフィン、環状ポリオレフィン、変性ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリカーボネート、ポリ - （4 - メチルペンテン - 1）、アイオノマー、アクリル系樹脂、ポリメチルメタクリレート、アクリロニトリル - ブタジエン - スチレン共重合体（ABS樹脂）、アクリロニトリル - スチレン共重合体（AS樹脂）、ブタジエン - スチレン共重合体、ポリオキシメチレン、ポリビニルアルコール（PVA）、エチレン - ビニルアルコール共重合体（EVOH）、ポリエーテル、ポリエーテルケトン（PEK）、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリビニルブチラル、ポリエーテルイミド、ポリアセタール（POM）、ポリフェニレンオキシド、変性ポリフェニレンオキシド、ポリサルフォン、ポリエーテルサルフォン、ポリフェニレンサルファイド、ポリアリレート、芳香族ポリエステル（液晶ポリマー）、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、その他フッ素系樹脂、スチレン系、ポリオレフィン系、ポリ塩化ビニル系、ポリウレタン系、ポリエステル系、ポリアミド系、ポリブタジエン系、トランスポリイソプレン系、フッ素ゴム系、塩素化ポリエチレン系等の各種熱可塑性エラストマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、アラミド系樹脂、不飽和ポリエステル、シリコン樹脂、ポリウレタン等、またはこれらを主とする共重合体、ブレンド体、ポリマーアロイ等の樹脂系材料、単結晶シリコン、多結晶シリコン、非晶質シリコンのようなシリコン系材料、ケイ酸ガラス（石英ガラス）、ケイ酸アルカリガラス、ソーダ石灰ガラス、カリ石灰ガラス、鉛（アルカリ）ガラス、バリウムガラス、ホウケイ酸ガラスのようなガラス系材料、Fe、Ni、Co、Cr、Mn、Zn、Pt、Au、Ag、Cu、Pd、Al、W、Ti、V、Mo、Nb、Zr、Pr、Nd、Smのような金属、またはこれらの金属を含む合金、炭素鋼、ステンレス鋼、酸化インジウムスズ（ITO）、ガリウムヒ素のような金属系材料、単結晶シリコン、多結晶シリコン、非晶質シリコンのようなシリコン系材料、アルミナ、ジルコニア、フェライト、窒化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化ホウ素

10

20

30

40

50



、窒化チタン、炭化ケイ素、炭化ホウ素、炭化チタン、炭化タングステンのようなセラミックス系材料、グラファイトのような炭素系材料、またはこれらの各材料の１種または２種以上を組み合わせた複合材料等が挙げられる。

#### 【 0 0 2 8 】

上述したような材料の中でも、基板２を構成する材料としては、セルロース系のポリマーが好ましく、特に、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）が好ましい。ＴＡＣは、後述するような偏光フィルムとの親和性に優れており、基板２と偏光フィルム４１との密着性を優れたものとすることができる。その結果、接合膜付き偏光板１の耐久性をより優れたものとすることができる。また、偏光フィルム４１が吸湿するのを好適に防止し、偏光フィルム４１中に含まれるヨウ素や二色性染料等が、偏光フィルム４１から脱離してしまうのをより好適に防止することができ、偏光板１の偏光能を長期間にわたって維持することができる。

10

このような基板２の平均厚さは、特に限定されないが、１０～１０００μｍ程度であるのが好ましく、３０～５００μｍ程度であるのがより好ましい。これにより、接合膜付き偏光板１の光透過性を十分に高いものとしながらも、接合膜付き偏光板１の機械的強度を十分に高いものとすることができる。

#### 【 0 0 2 9 】

##### 〔 偏光フィルム 〕

次に、偏光フィルムについて説明する。

偏光フィルム４１は、入射した光を偏光させる機能を有するものである。

20

偏光フィルム４１としては、特に限定されるものではないが、例えば、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、部分ホルマール化ポリビニルアルコール、ポリエチレンビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ポリカーボネート、エチレン－酢酸ビニル共重合体部分ケン価物等で構成された高分子フィルムに、ヨウ素や二色性染料等の二色性物質を吸着、染色させ、一軸延伸したもの、ポリビニルアルコールの脱水処理物やポリ塩化ビニルの脱塩酸処理物等のポリエー系配向フィルム等が挙げられる。

#### 【 0 0 3 0 】

これらの中でも、偏光フィルム４１は、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）を主材料とした高分子フィルムに、ヨウ素または二色性染料を吸着、染色させ、一軸延伸したものが好ましい。ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）は透明性、耐熱性、染色剤であるヨウ素または二色性染料との親和性、延伸時の配向性のいずれもが優れた材料である。したがって、ＰＶＡを主材料とする偏光フィルム４１は、耐熱性に優れたものとなるとともに、偏光能に優れたものとなる。

30

#### 【 0 0 3 1 】

このような偏光フィルム４１の平均厚さは、特に限定されないが、５～１００μｍ程度であるのが好ましく、３０～８０μｍ程度であるのがより好ましい。これにより、偏光フィルム４１の光透過性を十分に高いものとしつつ、接合膜付き偏光板１の機械的強度を十分に高いものとすることができる。

また、偏光フィルム４１は、図１に示すように、偏光フィルム４１の上面（基板２とは反対側の面）に後述するような接合膜３が設けられている。このような構成を有する接合膜付き偏光板１は、被着体と高い寸法精度で強固に接合されたものとなる。

40

#### 【 0 0 3 2 】

このような偏光フィルム４１の少なくとも接合膜３と接する領域には、偏光フィルム４１の構成材料に応じて、偏光フィルム４１と接合膜３との密着性を高める表面処理を施すのが好ましい。これにより、接合膜３と偏光フィルム４１との間の接合強度をより高めることができ、最終的には、接合膜付き偏光板１と被着体との接合強度を高めることができる。

#### 【 0 0 3 3 】

かかる表面処理としては、例えば、スパッタリング処理、プラスト処理のような物理的表面処理、酸素プラズマ、窒素プラズマ等を用いたプラズマ処理、コロナ放電処理、エッ

50

チング処理、電子線照射処理、紫外線照射処理、オゾン暴露処理のような化学的表面処理、または、これらを組み合わせた処理等が挙げられる。このような処理を施すことにより、偏光フィルム 4 1 の接合膜 3 と接する領域を清浄化するとともに、該領域を活性化させることができる。これにより、偏光フィルム 4 1 と接合膜 3 との間の接合強度をより高めることができ、最終的には、接合膜付き偏光板 1 と被着体との接合強度を高めることができる。

#### 【 0 0 3 4 】

上述したような表面処理の中でも、コロナ放電処理、窒化プラズマ処理を用いることにより、偏光フィルム 4 1 の表面は特に最適化され、偏光フィルム 4 1 と接合膜 3 との接合強度は特に優れたものとなる。

さらに、偏光フィルム 4 1 の少なくとも接合膜 3 と接する領域に、以下の基や物質を有する場合には、上記のような表面処理を施さなくても、接合膜 3 と偏光フィルム 4 1 との接合強度を十分に高くすることができる。

#### 【 0 0 3 5 】

このような基や物質としては、例えば、水酸基、チオール基、カルボキシル基、アミノ基、ニトロ基、イミダゾール基のような官能基、ラジカル、開環分子、2 重結合、3 重結合のような不飽和結合、F、Cl、Br、I のようなハロゲン、過酸化物からなる群から選択される少なくとも 1 つの基または物質が挙げられる。このような基または物質を有する表面は、偏光フィルム 4 1 の接合膜 3 に対する接合強度のさらなる向上を実現し得るものとなる。また、上述したような基または物質の中でも、偏光フィルム 4 1 の表面が水酸基を有しているのが好ましい。これにより、偏光フィルム 4 1 の接合膜 3 に対する接合強度を特に優れたものとすることができる。

#### 【 0 0 3 6 】

また、このようなものを有する表面が得られるように、上述したような各種表面処理を適宜選択して行うことにより、接合膜 3 と偏光フィルム 4 1 の接合強度は特に優れたものとなる。

また、表面処理に代えて、偏光フィルム 4 1 の少なくとも接合膜 3 と接する領域には、中間層を形成しておくのが好ましい。

この中間層は、いかなる機能を有するものであってもよく、例えば、接合膜 3 との密着性を高める機能、クッション性（緩衝機能）、応力集中を緩和する機能等を有するものが好ましい。このような中間層を介して偏光フィルム 4 1 と接合膜 3 とを接合することになり、接合膜付き偏光板 1 と被着体との接合体は、信頼性の高いものとなる。

#### 【 0 0 3 7 】

かかる中間層の構成材料としては、例えば、アルミニウム、チタンのような金属系材料、金属酸化物、シリコン酸化物のような酸化物系材料、金属窒化物、シリコン窒化物のような窒化物系材料、グラファイト、ダイヤモンドライクカーボンのような炭素系材料、シランカップリング剤、チオール系化合物、金属アルコキシド、金属 - ハロゲン化合物のような自己組織化膜材料、樹脂系接着剤、樹脂フィルム、樹脂コーティング材、各種ゴム材料、各種エラストマーのような樹脂系材料等が挙げられ、これらのうちの 1 種または 2 種以上を組み合わせ用いることができる。

また、これらの各材料で構成された中間層の中でも、酸化物系材料で構成された中間層によれば、偏光フィルム 4 1 と接合膜 3 との間の接合強度を特に高めることができる。

#### 【 0 0 3 8 】

##### 〔 接合膜 〕

次に、接合膜について詳細に説明する。

なお、図 2 は、本実施形態の接合膜付き偏光板が有する接合膜のエネルギー付与前の表面付近の状態を示す部分拡大図、図 3 は、本実施形態の接合膜付き偏光板が有する接合膜のエネルギー付与後の表面付近の状態を示す部分拡大図である。

#### 【 0 0 3 9 】

接合膜 3 は、前述した偏光フィルム 4 1 の基板 2 とは反対側の面に設けられ、偏光フィ

10

20

30

40

50

ルム 4 1 と基板 2 とを有する偏光板 1 0 と被着体との接合を担うものである。

かかる接合膜 3 は、図 2、3 に示すように、シロキサン ( S i - O ) 結合 3 0 2 を含み、ランダムな原子構造を有する S i 骨格 3 0 1 と、この S i 骨格 3 0 1 に結合する脱離基 3 0 3 とを有するものであり、本発明の接合膜付き偏光板は、主にこの接合膜 3 に特徴を有する。

このような接合膜 3 は、シロキサン結合 3 0 2 を含みランダムな原子構造を有する S i 骨格 3 0 1 の影響によって、変形し難い強固な膜となる。このため、接合膜 3 自体が寸法精度の高いものとなり、最終的に得られる接合膜付き偏光板 1 においても、寸法精度が高いものが得られる。

【 0 0 4 0 】

10

また、接合膜付き偏光板 1 において、接合膜 3 は、エネルギーが付与され、脱離基 3 0 3 が S i 骨格 3 0 1 から脱離し、図 3 に示すように、接合膜 3 の表面および内部に、活性手 3 0 4 が生じたものである。このような接合膜 3 の表面は接着性が発現したものとなる。

かかる接着性が発現した接合膜 3 を有する接合膜付き偏光板 1 は、被着体に対して、高い寸法精度で強固に接合効率良く接合可能なものとなる。

【 0 0 4 1 】

このような接合膜付き偏光板 1 では、偏光板と被着体 (例えば、液晶パネルなどの画像表示素子) との接合方法で従来用いられていた粘接着剤のように、主にアンカー効果のような物理的結合に基づく接着ではなく、共有結合のような短時間で生じる強固な化学的結合に基づいて、偏光板 1 0 と被着体とが接合される。このため、接合膜付き偏光板 1 と被着体との接合に要する時間を短時間で行うことができ、かつ、極めて剥離し難く、接合ムラ等も生じ難いものとなる。また、このような接合膜 3 は、厚みムラが生じ難いものであるとともに、粘接着剤を熱や光により硬化させてなる粘接着剤層の厚さ (約数十  $\mu\text{m}$ ) よりも極めて厚さが薄いものである。そのため、粘接着剤で偏光板と画像表示素子とを接合して得られる従来の画像表示装置に比べ、接合膜付き偏光板 1 を備えた画像表示装置の寸法精度は飛躍的に向上する。

20

【 0 0 4 2 】

また、従来から用いられている粘接着剤は、硬化時に体積収縮を起こし、形成される粘接着剤層に残留応力が生じるものであったが、上述したような接合膜 3 は、体積収縮が起こらず、残留応力がほとんど発生しないものである。このような残留応力は、粘接着剤層を介して接合される偏光板の形状を歪めてしまう。その結果、粘接着剤層に残留応力が蓄積した偏光板を画像表示装置に適用すると、表示される画像に、黒表示状態において光が漏れる現象 (白抜け現象) が起こるという問題があり、特に大型の画像表示装置 (例えば、液晶ディスプレイなど) で顕著であった。これに対して、接合膜付き偏光板 1 を適用した画像表示装置では、このような問題が発生するのを確実に防止することができ、結果として、接合膜付き偏光板 1 を適用する画像表示装置の歩留まりを優れたものとすることができる。また、画像表示装置のサイズを問わず、上述したような白抜け現象の発生を確実に防止することができるため、特に、大型の画像表示装置に接合膜付き偏光板 1 を好適に適用することができる。

30

40

【 0 0 4 3 】

また、基板と偏光フィルムとを粘接着剤で接合させる場合には、粘接着剤と接合面との間に空気を巻き込み易いという問題があったが、接合膜付き偏光板 1 では、被着体との間に、空気が入るのを抑制することができる。

また、このような接合膜 3 は、流動性を有しない固体状のものとなる。このため、従来、流動性を有する液状または粘液状の接着剤に比べて、接着層 (接合膜 3) の厚さや形状がほとんど変化しない。これにより、接合膜付き偏光板 1 と被着体とが接合された接合体の寸法精度は、従来に比べて格段に高いものとなる。さらに、接着剤の硬化に要する時間が不要になるため、短時間で強固な接合が可能となる。

【 0 0 4 4 】

50

このような接合膜 3 としては、特に、接合膜 3 を構成する全原子から H 原子を除いた原子のうち、S i 原子の含有率と O 原子の含有率の合計が、10 ~ 90 原子% 程度であるのが好ましく、20 ~ 80 原子% 程度であるのがより好ましい。S i 原子と O 原子とが、前記範囲の含有率で含まれていれば、接合膜 3 は、S i 原子と O 原子とが強固なネットワークを形成し、接合膜 3 自体が強固なものとなる。また、かかる接合膜 3 は、偏光板 10 と被着体に対して、特に高い接合強度を示すものとなる。

【0045】

また、接合膜 3 中の S i 原子と O 原子の存在比は、3 : 7 ~ 7 : 3 程度であるのが好ましく、4 : 6 ~ 6 : 4 程度であるのがより好ましい。S i 原子と O 原子の存在比を前記範囲内になるよう設定することにより、接合膜 3 の安定性が高くなり、接合膜付き偏光板 10 と被着体とをより強固に接合することができるようになる。

なお、接合膜 3 中の S i 骨格 301 の結晶化度は、45 % 以下であるのが好ましく、40 % 以下であるのがより好ましい。これにより、S i 骨格 301 は十分にランダムな原子構造を含むものとなる。このため、前述した S i 骨格 301 の特性が顕在化し、接合膜 3 の寸法精度および接着性がより優れたものとなる。

【0046】

また、S i 骨格 301 に結合する脱離基 303 は、前述したように、S i 骨格 301 から脱離することによって、接合膜 3 に活性手を生じさせるよう振る舞うものである。したがって、脱離基 303 には、エネルギーを付与されることによって、比較的簡単に、かつ均一に脱離するものの、エネルギーが付与されないときには、脱離しないよう S i 骨格 301 に確実に結合しているものである必要がある。

【0047】

かかる観点から、脱離基 303 には、H 原子、B 原子、C 原子、N 原子、O 原子、P 原子、S 原子およびハロゲン系原子、またはこれらの各原子を含み、これらの各原子が S i 骨格 301 に結合するよう配置された原子団からなる群から選択される少なくとも 1 種で構成されたものが好ましく用いられる。かかる脱離基 303 は、エネルギーの付与による結合 / 脱離の選択性に比較的優れている。このため、このような脱離基 303 は、上記のような必要性を十分に満足し得るものとなり、接合膜 3 の接着性をより高度なものとすることができる。

【0048】

なお、上記のような各原子が S i 骨格 301 に結合するよう配置された原子団（基）としては、例えば、メチル基、エチル基のようなアルキル基、ビニル基、アリル基のようなアルケニル基、アルデヒド基、ケトン基、カルボキシル基、アミノ基、アミド基、ニトロ基、ハロゲン化アルキル基、メルカプト基、スルホン酸基、シアノ基、イソシアネート基等が挙げられる。

【0049】

これらの各基の中でも、脱離基 303 は、特にアルキル基であるのが好ましい。アルキル基は化学的な安定性が高いため、アルキル基を含む接合膜 3 は、耐候性および耐薬品性に優れたものとなる。

このような特徴を有する接合膜 3 の構成材料としては、例えば、ポリオルガノシロキサンのようなシロキサン結合を含む重合物等が挙げられる。

【0050】

ポリオルガノシロキサンで構成された接合膜 3 は、それ自体が優れた機械的特性を有している。また、多くの材料に対して特に優れた接着性を示すものである。したがって、ポリオルガノシロキサンで構成された接合膜 3 は、接合膜付き偏光板 1 と被着体に対して特に強い被着力を示し、その結果として、接合膜付き偏光板 1 と被着体とを強固に接合することができる。

また、ポリオルガノシロキサンは、通常、撥水性（非接着性）を示すが、エネルギーを付与されることにより、容易に有機基を脱離させることができ、親水性に変化し、接着性を発現するが、この非接着性と接着性との制御を容易かつ確実に行えるという利点を有す

10

20

30

40

50

る。

【0051】

なお、この撥水性（非接着性）は、主に、ポリオルガノシロキサン中に含まれたアルキル基による作用である。したがって、ポリオルガノシロキサンで構成された接合膜3は、エネルギーを付与されることにより、表面に接着性が発現するとともに、表面以外の部分においては、前述したアルキル基による作用・効果が得られるという利点も有する。したがって、接合膜3は、耐候性、撥水性、および耐薬品性に優れたものとなる。これにより、例えば、偏光フィルム41の材料として、吸湿性の高いポリビニルアルコール（PVA）を用いた場合には、以下のような効果を得ることができる。すなわち、ポリオルガノシロキサンで構成された接合膜3を介して、被着体とPVAを主材料とする偏光フィルム41とを接合することにより、偏光フィルム41が吸湿により反るのが確実に防止され、接合膜付き偏光板1の耐久性を特に優れたものとすることができる。

10

【0052】

また、ポリオルガノシロキサンの中でも、特に、オクタメチルトリシロキサンの重合物を主成分とするものが好ましい。オクタメチルトリシロキサンの重合物を主成分とする接合膜3は、接着性に特に優れることから、本発明の接合膜付き偏光板1に対して特に好適に適用できるものである。また、オクタメチルトリシロキサンを主成分とする原料は、常温で液状をなし、適度な粘度を有するため、取り扱いが容易であるという利点もある。

【0053】

また、接合膜3の平均厚さは、1～1000nm程度であるのが好ましく、2～800nm程度であるのがより好ましい。接合膜3の平均厚さを前記範囲内とすることにより、接合膜付き偏光板1と被着体とが接合された接合体の寸法精度が著しく低下するのを防止しつつ、これらをより強固に接合することができる。また、接合膜付き偏光板1の光透過性が著しく低下するのを防止することができ、このような接合膜付き偏光板1を、後述するような画像表示装置に適用した際に、得られる画像が鮮明なものとなる。

20

【0054】

すなわち、接合膜3の平均厚さが前記下限値を下回った場合は、十分な接合強度が得られないおそれがある。一方、接合膜3の平均厚さが前記上限値を上回った場合は、接合膜付き偏光板1と被着体とを高い寸法精度で強固に接合することができなくなるおそれがある。さらに、十分な光透過性を得られなくなるおそれがある。

30

さらに、接合膜3の平均厚さが前記範囲内であれば、接合膜3にある程度の形状追従性が確保される。このため、例えば、偏光フィルム41の接合面（接合膜3に隣接する面）に凹凸が存在している場合でも、その凹凸の高さにもよるが、凹凸の形状に追従するように接合膜3を被着させることができる。その結果、接合膜3は、凹凸を吸収して、その表面に生じる凹凸の高さを緩和することができる。そして、接合膜付き偏光板1と被着体とを貼り合わせた際に、接合膜3と、偏光板10と被着体との密着性を高めることができる。

【0055】

なお、上記のような形状追従性の程度は、接合膜3の厚さが厚いほど顕著になる。したがって、形状追従性を十分に確保するためには、接合膜3の厚さをできるだけ厚くすればよい。

40

このような接合膜3は、いかなる方法で作製されたものでもよく、プラズマ重合法、CVD法、PVD法のような各種気相成膜法や、各種液相成膜法等により作製することができるが、これらの中でも、プラズマ重合法により作製されたものが好ましい。プラズマ重合法によれば、緻密で均質な接合膜3を効率よく作製することができる。これにより、プラズマ重合法で作製された接合膜3は、耐久性に優れるとともに、接合膜付き偏光板1と被着体とを強固に接合し得るものとなる。さらに、プラズマ重合法で作製された接合膜3は、エネルギーが付与されて活性化された状態が比較的長時間にわたって維持される。このため、接合膜付き偏光板1の製造過程の簡素化、効率化を図ることができる。

【0056】

50

また、接合膜付き偏光板 1 と接合する被着体との熱膨張率は、ほぼ等しいのが好ましい。これにより、接合膜 3 と偏光板 10、および接合膜 3 と被着体との接合界面に熱膨張に伴う応力が発生し難くなる。その結果、最終的に得られる接合膜付き偏光板 1 において、剥離等の不具合が発生するのを確実に防止することができる。

また、偏光板 10 と被着体とは、互いに剛性が異なっているのが好ましい。これにより、接合膜付き偏光板 1 と被着体との接合強度をさらに優れたものとすることができる。

#### 【0057】

次に、本実施形態の画像表示装置について説明する。

なお、本実施形態では、画像表示装置として液晶表示装置について説明する。

図 4 は、本実施形態の画像表示装置（液晶表示装置）を示す断面図である。なお、なお 10

同図に示すように、本実施形態の液晶表示装置 60 は、液晶表示素子 70 と、2 枚の接合膜付き偏光板 68、69 とを有している。このような液晶表示装置 60 は、各接合膜付き偏光板（68、69）が、被着体としての液晶表示素子 70 と、接合膜 3 を介して接合された構成を有している。

#### 【0058】

そのうち、液晶表示素子 70 は、基板 611 と、基板 611 上に形成された複数の隔壁（バンク）613 と、基板 611 上に形成され、複数の隔壁 613 間に設けられた着色部 612 とを有するカラーフィルター 61 と、カラーフィルター 61 の着色部 12 が設けられた面側に配された基板（対向基板）67 と、カラーフィルター 61 と基板 67 との間の 20  
空隙に封入された液晶よりなる液晶層 63 とを有している。そして、カラーフィルター 61 の着色部 612 および隔壁 613 が設けられた面（着色部 612 および隔壁 613 の基板 611 に対向する面とは反対の面）には、共通電極 62 が設けられており、基板（対向基板）67 の液晶層 63、カラーフィルター 61 に対向する面には、カラーフィルター 61 の各着色部 612 に対応する位置に、マトリクス状に、画素電極 66 が配されている。さらに、共通電極 62 と液晶層 63 との間には配向膜 65 が設けられ、基板 67（画素電極 66）と液晶層 63 との間には配向膜 64 が設けられている。

#### 【0059】

一方、2 枚の接合膜付き偏光板 68、69 は、それぞれ、本発明の接合膜付き偏光板である。そして、これらの接合膜付き偏光板 68、69 は、接合膜 3 を介して、それぞれ液 30  
晶表示素子 70 を構成する基板 611、67 と接合されている。

基板 611 および基板 67 は、可視光に対して光透過性を有する基板であり、例えば、ガラス基板である。

#### 【0060】

カラーフィルター 61 を構成する隔壁 613 は、隣接する着色部 612 同士が混色してしまうのを防止したり、隣接する画素間からの光漏れを防止するために設けられ、例えば、カーボンブラック等の遮光性を有する材料で構成されている。また、着色部 612 は、各色（例えば、赤、緑、青）に対応する顔料等を主とする材料で構成されたものである。

共通電極 62、画素電極 66 は、可視光に対して光透過性を有する材料で構成されたものであり、例えば、ITO 等で構成されている。 40

#### 【0061】

また、図中省略しているが、各画素電極 66 に対応するように、複数のスイッチング素子（例えば、TFT：薄膜トランジスタ）が設けられている。そして、各着色部 612 に対応する各画素電極 66 について、共通電極 62 との間での電圧の印加状態を制御することにより、各着色部 612（各画素電極 66）に対応する領域での、光の透過性を制御することができる。

#### 【0062】

液晶表示装置 60 では、図示しないバックライトから発せられた光が、接合膜付き偏光板 69 側（図 4 中上側）から入射するようになっている。そして、液晶層 63 を透過し、カラーフィルター 61 の各着色部 612 に入射した光は、各着色部 612 に対応する色の 50

光として、接合膜付き偏光板 6 8 ( 図 4 中下側 ) から出射する。

【 0 0 6 3 】

このような液晶表示装置 6 0 は、上述したように、接合膜付き偏光板 6 8、6 9 として、上述した本実施形態の接合膜付き偏光板 1 を適用したものである。したがって、各接合膜付き偏光板と基板 6 1 1 ( または、基板 6 7 ) との接合は、厚みムラがない寸法精度に優れたものとなり、かつ、接合強度に優れたものとなる。結果として、液晶表示装置 6 0 は、寸法精度に優れるとともに、耐久性にも優れたものとなる。また、偏光板と基板とを粘接着剤で接合した従来の画像表示装置では、表示される画像に、黒表示状態において光が漏れる現象 ( 白抜け現象 ) が起こるという問題があり、特に大型の画像表示装置 ( 例えば、液晶ディスプレイなど ) で顕著であった。これに対して、接合膜付き偏光板 6 8、6 9 として、前述したような本実施形態の偏光板を適用した液晶表示装置 6 0 では、このような問題の発生を確実に防止することができる。結果として、液晶表示装置 6 0 により表示される画像を、長期間にわたって鮮明なものとすることができるとともに、このような液晶表示装置 6 0 の歩留まりを優れたものとすることができる。また、液晶表示装置 6 0 のサイズを問わず、上述したような白抜け現象の発生を確実に防止することができるため、特に、大型の液晶表示装置に本発明の接合膜付き偏光板を好適に適用することができる。

10

【 0 0 6 4 】

このような接合膜付き偏光板 6 8 ( または、接合膜付き偏光板 6 9 ) と液晶表示素子 7 0 との接合方法は、基板 2 と偏光フィルム 4 1 とを用意し、お互いを接合させた偏光板 1 0 を得る工程と、偏光板 1 0 を構成する偏光フィルム 4 1 の表面に接合膜を形成し、接合膜付き偏光板 1 を得る工程と、接合膜付き偏光板 1 の接合膜 3 に対してエネルギーを付与して、接合膜 3 中から脱離基を脱離させることにより、接合膜 3 を活性化させる工程と、液晶表示素子 ( 被着体 ) 7 0 を用意し、接合膜付き偏光板 1 が備える接合膜 3 と液晶表示素子 7 0 とが密着するように、これらを貼り合わせる工程とを有する。

20

【 0 0 6 5 】

以下、本実施形態の接合膜付き偏光板と画像表示素子との接合方法の各工程について、順次説明する。なお、ここでは、接合膜付き偏光板 6 8 と液晶表示素子 7 0 が有する基板 6 1 1 との接合方法について代表的に説明する。

図 5 および図 6 は、本実施形態の接合膜付き偏光板を用いて、接合膜付き偏光板と画像表示素子とを接合する好適な実施形態を示すための図 ( 縦断面図 ) である。なお、以下の説明では、図 5 または図 6 中の上側を「上」、下側を「下」と言う。

30

【 0 0 6 6 】

[ 1 ] まず、基板 2、および偏光フィルム 4 1 を用意し、お互いを貼り合わせ、偏光板 1 0 を得る。( 図 5 ( a ) 参照 )

基板 2、偏光フィルム 4 1 としては、前述したようなものを用いることができる。

また、偏光フィルム 4 1 の接合膜 3 が形成される領域には、あらかじめ、前述したような表面処理が施されているのが好ましい。これにより、偏光フィルム 4 1 と後述する接合膜 3 との密着性を特に優れたものとすることができる。

【 0 0 6 7 】

また、上述したような表面処理に代えて、偏光フィルム 4 1 の接合膜 3 が形成される領域には、接合膜 3 との密着性を高める機能を有する中間層を形成しておくのが好ましい。このような中間層としては前述したような材料で構成されたものを用いることができる。

40

このような基板 2 と偏光フィルム 4 1 との接合方法は特に限定されず、例えば、ポリビニルアルコール系、ウレタン系、アクリル系の各種光学粘接着剤を用いて、これらを接合することができる。

【 0 0 6 8 】

[ 2 ] 次に、偏光板 1 0 上に接合膜 3 を形成する。( 図 5 ( b ) 参照 )

このような接合膜 3 は、偏光フィルム 4 1 と基板 6 1 1 との間に位置し、偏光フィルム 4 1 と基板 6 1 1 との接合を担うものである。

50

前述したように、接合膜 3 は、図 2、3 に示すように、シロキサン (Si-O) 結合 302 を含み、ランダムな原子構造を有する Si 骨格 301 と、この Si 骨格 301 に結合する脱離基 303 とを有するものである。このような接合膜 3 は、シロキサン結合 302 を含みランダムな原子構造を有する Si 骨格 301 の影響によって、変形し難い強固な膜となる。このため、接合膜 3 自体が寸法精度の高いものとなり、接合膜付き偏光板 1 と基板 611 とを、高い寸法精度で接合することができる。

#### 【0069】

偏光フィルム 41 の表面に接合膜 3 を形成する方法は、特に限定されず、前述したようにプラズマ重合法、CVD 法、PVD 法のような各種気相成膜法や、各種液相成膜法等により作製することができるが、以下、一例として、プラズマ重合法により偏光フィルム 41 の表面に接合膜 3 を形成する方法について説明する。

まず、接合膜 3 の形成方法を説明するのに先立って、偏光板 10 上 (偏光フィルム 41 上) にプラズマ重合法を行いて接合膜 3 を作製する際に用いるプラズマ重合装置について説明する。

#### 【0070】

図 7 は、プラズマ重合装置を模式的に示す縦断面図である。なお、以下の説明では、図 7 中の上側を「上」、下側を「下」と言う。

図 7 に示すプラズマ重合装置 100 は、チャンバー 101 と、偏光板 10 を支持する第 1 の電極 130 と、第 2 の電極 140 と、各電極 130、140 間に高周波電圧を印加する電源回路 180 と、チャンバー 101 内にガスを供給するガス供給部 190 と、チャンバー 101 内のガスを排気する排気ポンプ 170 とを備えている。これらの各部のうち、第 1 の電極 130 および第 2 の電極 140 がチャンバー 101 内に設けられている。以下、各部について詳細に説明する。

#### 【0071】

チャンバー 101 は、内部の気密を保持し得る容器であり、内部を減圧 (真空) 状態にして使用されるため、内部と外部との圧力差に耐え得る耐圧性能を有するものとされる。

図 7 に示すチャンバー 101 は、軸線が水平方向に沿って配置されたほぼ円筒形をなすチャンパー本体と、チャンパー本体の左側開口部を封止する円形の側壁と、右側開口部を封止する円形の側壁とで構成されている。

#### 【0072】

チャンパー 101 の上方には供給口 103 が、下方には排気口 104 が、それぞれ設けられている。そして、供給口 103 にはガス供給部 190 が接続され、排気口 104 には排気ポンプ 170 が接続されている。

なお、本実施形態では、チャンパー 101 は、導電性の高い金属材料で構成されており、接地線 102 を介して電氣的に接地されている。

#### 【0073】

第 1 の電極 130 は、板状をなしており、偏光板 10 を支持している。

この第 1 の電極 130 は、チャンパー 101 の側壁の内壁面に、鉛直方向に沿って設けられており、これにより、第 1 の電極 130 は、チャンパー 101 を介して電氣的に接地されている。なお、第 1 の電極 130 は、図 7 に示すように、チャンパー本体と同心状に設けられている。

#### 【0074】

第 1 の電極 130 の偏光板 10 を支持する面 (基板 2 の偏光フィルム 41 とは反対側の面) には、静電チャック (吸着機構) 139 が設けられている。

この静電チャック 139 により、図 7 に示すように、偏光板 10 を鉛直方向に沿って支持することができる。また、偏光板 10 に多少の反りがあっても、静電チャック 139 に吸着させることにより、その反りを矯正した状態で偏光板 10 をプラズマ処理に供することができる。

#### 【0075】

第 2 の電極 140 は、偏光板 10 を介して、第 1 の電極 130 と対向して設けられてい

10

20

30

40

50



る。なお、第2の電極140は、チャンバー101の側壁の内壁面から離間した（絶縁された）状態で設けられている。

この第2の電極140には、配線184を介して高周波電源182が接続されている。また、配線184の途中には、マッチングボックス（整合器）183が設けられている。これらの配線184、高周波電源182およびマッチングボックス183により、電源回路180が構成されている。

このような電源回路180によれば、第1の電極130は接地されているので、第1の電極130と第2の電極140との間に高周波電圧が印加される。これにより、第1の電極130と第2の電極140との間隙には、高い周波数で向きが反転する電界が誘起される。

10

#### 【0076】

ガス供給部190は、チャンバー101内に所定のガスを供給するものである。

図7に示すガス供給部190は、液状の膜材料（原料液）を貯留する貯液部191と、液状の膜材料を気化してガス状に変化させる気化装置192と、キャリアガスを貯留するガスボンベ193とを有している。また、これらの各部とチャンバー101の供給口103とが、それぞれ配管194で接続されており、ガス状の膜材料（原料ガス）とキャリアガスとの混合ガスを、供給口103からチャンバー101内に供給するように構成されている。

#### 【0077】

貯液部191に貯留される液状の膜材料は、プラズマ重合装置100により、重合して偏光板10の表面（偏光フィルム41の基板2とは反対側の面）に重合膜を形成する原材料となるものである。

20

このような液状の膜材料は、気化装置192により気化され、ガス状の膜材料（原料ガス）となってチャンバー101内に供給される。なお、原料ガスについては、後に詳述する。

#### 【0078】

ガスボンベ193に貯留されるキャリアガスは、電界の作用により放電し、およびこの放電を維持するために導入するガスである。このようなキャリアガスとしては、例えば、Arガス、Heガス等が挙げられる。

また、チャンバー101内の供給口103の近傍には、拡散板195が設けられている。

30

拡散板195は、チャンバー101内に供給される混合ガスの拡散を促進する機能を有する。これにより、混合ガスは、チャンバー101内に、ほぼ均一の濃度で分散することができる。

#### 【0079】

排気ポンプ170は、チャンバー101内を排気するものであり、例えば、油回転ポンプ、ターボ分子ポンプ等で構成される。このようにチャンバー101内を排気して減圧することにより、ガスを容易にプラズマ化することができる。また、大気雰囲気との接触による偏光フィルム41の汚染・酸化等を防止するとともに、プラズマ処理による反応生成物をチャンバー101内から効果的に除去することができる。

40

また、排気口104には、チャンバー101内の圧力を調整する圧力制御機構171が設けられている。これにより、チャンバー101内の圧力が、ガス供給部190の動作状況に応じて、適宜設定される。

#### 【0080】

次に、上記のプラズマ重合装置100を用いて、偏光板10上（偏光フィルム41上）に接合膜3を形成する方法について説明する。

図7は、基板2上に接合膜3を作製する方法を説明するための図（縦断面図）である。なお、以下の説明では、図7中の上側を「上」、下側を「下」と言う。

接合膜3は、強電界中に、原料ガスとキャリアガスとの混合ガスを供給することにより、原料ガス中の分子を重合させ、重合物を偏光板10上（偏光フィルム41上）に堆積さ

50

せることにより得ることができる。以下、詳細に説明する。

まず、用意された偏光板 10 をプラズマ重合装置 100 のチャンバー 101 内に収納して封止状態とした後、排気ポンプ 170 の作動により、チャンバー 101 内を減圧状態とする。

#### 【0081】

次に、ガス供給部 190 を作動させ、チャンバー 101 内に原料ガスとキャリアガスの混合ガスを供給する。供給された混合ガスは、チャンバー 101 内に充填される（図 8（a）参照）。

ここで、混合ガス中における原料ガスの占める割合（混合比）は、原料ガスやキャリアガスの種類や目的とする成膜速度等によって若干異なるが、例えば、混合ガス中の原料ガスの割合を 20 ~ 70 % 程度に設定するのが好ましく、30 ~ 60 % 程度に設定するのがより好ましい。これにより、重合膜の形成（成膜）の条件の最適化を図ることができる。

また、供給するガスの流量は、ガスの種類や目的とする成膜速度、膜厚等によって適宜決定され、特に限定されるものではないが、通常は、原料ガスおよびキャリアガスの流量を、それぞれ、1 ~ 100 c c m 程度に設定するのが好ましく、10 ~ 60 c c m 程度に設定するのがより好ましい。

#### 【0082】

次いで、電源回路 180 を作動させ、一对の電極 130、140 間に高周波電圧を印加する。これにより、一对の電極 130、140 間に存在するガスの分子が電離し、プラズマが発生する。このプラズマのエネルギーにより原料ガス中の分子が重合し、図 8（b）に示すように、重合物が偏光に付着・堆積する。これにより、偏光板 10 上にプラズマ重合膜で構成された接合膜 3 が形成される（図 8（c）参照）。

#### 【0083】

原料ガスとしては、例えば、メチルシロキサン、オクタメチルトリシロキサン、デカメチルテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、メチルフェニルシロキサンのようなオルガノシロキサン等が挙げられる。

このような原料ガスを用いて得られるプラズマ重合膜、すなわち接合膜 3 は、これらの原料が重合してなるもの（重合物）、すなわちポリオルガノシロキサンで構成されることとなる。

#### 【0084】

プラズマ重合の際、一对の電極 130、140 間に印加する高周波の周波数は、特に限定されないが、1 k H z ~ 100 M H z 程度であるのが好ましく、10 ~ 60 M H z 程度であるのがより好ましい。

また、高周波の出力密度は、特に限定されないが、0.01 ~ 10 W / c m<sup>2</sup> 程度であるのが好ましく、0.1 ~ 1 W / c m<sup>2</sup> 程度であるのがより好ましい。

#### 【0085】

また、成膜時のチャンバー 101 内の圧力は、 $133.3 \times 10^{-5} \sim 1333 \text{ Pa}$  ( $1 \times 10^{-5} \sim 10 \text{ Torr}$ ) 程度であるのが好ましく、 $133.3 \times 10^{-4} \sim 1333.3 \text{ Pa}$  ( $1 \times 10^{-4} \sim 1 \text{ Torr}$ ) 程度であるのがより好ましい。

原料ガス流量は、0.5 ~ 200 s c c m 程度であるのが好ましく、1 ~ 100 s c c m 程度であるのがより好ましい。一方、キャリアガス流量は、5 ~ 750 s c c m 程度であるのが好ましく、10 ~ 500 s c c m 程度であるのがより好ましい。

#### 【0086】

処理時間は、1 ~ 10 分程度であるのが好ましく、4 ~ 7 分程度であるのがより好ましい。

また、偏光板 10 の温度は、25 以上であるのが好ましく、25 ~ 100 程度であるのがより好ましい。

以上のようにして、偏光板 10 上に接合膜 3 が形成された接合膜付き偏光板 1 を得ることができる。

#### 【0087】

〔 3 〕次に、接合膜付き偏光板 1 の接合膜 3 の表面 3 9 に対してエネルギーを付与する。(図 5 ( c ) 参照)

エネルギーが付与されると、接合膜 3 では、脱離基 3 0 3 が S i 骨格 3 0 1 から脱離する。そして、脱離基 3 0 3 が脱離した後は、接合膜 3 の表面 3 9 および内部に活性手が生じる。これにより、接合膜 3 の表面 3 9 に、基板 6 1 1 との接着性が発現する。

【 0 0 8 8 】

このような状態の接合膜 3 は、偏光フィルム 4 1 と、化学的結合に基づいて強固に接合可能なものとなる。

ここで、接合膜 3 に付与するエネルギーは、いかなる方法で付与されてもよく、例えば、エネルギー線を照射する方法、接合膜 3 を加熱する方法、接合膜 3 に圧縮力 ( 物理的エネルギー ) を付与する方法、プラズマに曝す ( プラズマエネルギーを付与する ) 方法、オゾンガスに曝す ( 化学的エネルギーを付与する ) 方法等が挙げられる。

【 0 0 8 9 】

また、本実施形態では、接合膜 3 にエネルギーを付与する方法として、特に、接合膜 3 にエネルギー線を照射する方法を用いるのが好ましい。これらの方法は、接合膜 3 に対して比較的簡単に効率よくエネルギーを付与することができるので、エネルギー付与方法として好適である。

このうち、エネルギー線としては、例えば、紫外線、レーザー光のような光、X 線、線、電子線、イオンビームのような粒子線等、またはこれらのエネルギー線を組み合わせたものが挙げられる。

【 0 0 9 0 】

これらのエネルギー線の中でも、特に、波長 1 5 0 ~ 3 0 0 n m 程度の紫外線を用いるのが好ましい ( 図 5 ( c ) 参照 ) 。かかる紫外線によれば、付与されるエネルギー量が最適化されるので、接合膜 3 中の S i 骨格 3 0 1 が必要以上に破壊されるのを防止しつつ、S i 骨格 3 0 1 と脱離基 3 0 3 との間の結合を選択的に切断することができる。これにより、接合膜 3 の特性 ( 機械的特性、化学的特性等 ) が低下するのを防止しつつ、接合膜 3 に接着性を発現させることができる。

【 0 0 9 1 】

また、紫外線によれば、広い範囲をムラなく短時間に処理することができるので、脱離基 3 0 3 の脱離を効率よく行わせることができる。さらに、紫外線には、例えば、U V ランプ等の簡単な設備で発生させることができるという利点もある。

なお、紫外線の波長は、より好ましくは、1 6 0 ~ 2 0 0 n m 程度とされる。

また、U V ランプを用いる場合、その出力は、接合膜 3 の面積に応じて異なるが、1 m W / c m <sup>2</sup> ~ 1 W / c m <sup>2</sup> 程度であるのが好ましく、5 m W / c m <sup>2</sup> ~ 5 0 m W / c m <sup>2</sup> 程度であるのがより好ましい。なお、この場合、U V ランプと接合膜 3 との離間距離は、3 ~ 3 0 0 0 m m 程度とするのが好ましく、1 0 ~ 1 0 0 0 m m 程度とするのがより好ましい。

【 0 0 9 2 】

また、紫外線を照射する時間は、接合膜 3 の表面 3 9 付近の脱離基 3 0 3 を脱離し得る程度の時間、すなわち、接合膜 3 の内部の脱離基 3 0 3 を多量に脱離させない程度の時間とするのが好ましい。具体的には、紫外線の光量、接合膜 3 の構成材料等に応じて若干異なるものの、0 . 5 ~ 3 0 分程度であるのが好ましく、1 ~ 1 0 分程度であるのがより好ましい。

【 0 0 9 3 】

また、紫外線は、時間的に連続して照射されてもよいが、間欠的 ( パルス状 ) に照射されてもよい。

一方、レーザー光としては、例えば、エキシマレーザー ( フェムト秒レーザー ) 、N d - Y A G レーザー、A r レーザー、C O <sub>2</sub> レーザー、H e - N e レーザー等が挙げられる。

【 0 0 9 4 】

また、接合膜 3 に対するエネルギー線の照射は、いかなる雰囲気中で行うようにしてもよく、具体的には、大気、酸素のような酸化性ガス雰囲気、水素のような還元性ガス雰囲気、窒素、アルゴンのような不活性ガス雰囲気、またはこれらの雰囲気を減圧した減圧（真空）雰囲気等が挙げられるが、特に大気雰囲気中で行うのが好ましい。これにより、雰囲気を制御することに手間やコストをかける必要がなくなり、エネルギー線の照射をより簡単に行うことができる。

このように、エネルギー線を照射する方法によれば、接合膜 3 に対して選択的にエネルギーを付与することが容易に行えるため、例えば、エネルギーの付与による偏光板 10 の変質・劣化を防止することができる。

【0095】

10

また、エネルギー線を照射する方法によれば、付与するエネルギーの大きさを、精度よく簡単に調整することができる。このため、接合膜 3 から脱離する脱離基 303 の脱離量を調整することが可能となる。このように脱離基 303 の脱離量を調整することにより、偏光板 10 と基板 611 との間の接合強度を容易に制御することができる。

すなわち、脱離基 303 の脱離量を多くすることにより、接合膜 3 の表面 39 および内部に、より多くの活性手が生じるため、接合膜 3 に発現する接着性をより高めることができる。一方、脱離基 303 の脱離量を少なくすることにより、接合膜 3 の表面および内部に生じる活性手を少なくし、接合膜 3 に発現する接着性を抑えることができる。

【0096】

なお、付与するエネルギーの大きさを調整するためには、例えば、エネルギー線の種類、エネルギー線の出力、エネルギー線の照射時間等の条件を調整すればよい。

20

さらに、エネルギー線を照射する方法によれば、短時間で大きなエネルギーを付与することができるので、エネルギーの付与をより効率よく行うことができる。

ここで、エネルギーが付与される前の接合膜 3 は、図 2 に示すように、Si 骨格 301 と脱離基 303 とを有している。かかる接合膜 3 にエネルギーが付与されると、脱離基 303（本実施形態では、メチル基）が Si 骨格 301 から脱離する。これにより、図 3 に示すように、接合膜 3 の表面 39 に活性手 304 が生じ、活性化される。その結果、接合膜 3 の表面に接着性が発現する。

【0097】

ここで、接合膜 3 を「活性化させる」とは、接合膜 3 の表面 39 および内部の脱離基 303 が脱離して、Si 骨格 301 において終端化されていない結合手（以下、「未結合手」または「ダングリングボンド」とも言う。）が生じた状態や、この未結合手が水酸基（OH 基）によって終端化された状態、または、これらの状態が混在した状態のことを言う。

30

【0098】

したがって、活性手 304 とは、未結合手（ダングリングボンド）、または未結合手が水酸基によって終端化されたもののことを言う。このような活性手 304 によれば、基板 611 に対して、特に強固な接合が可能となる。

なお、後者の状態（未結合手が水酸基によって終端化された状態）は、例えば、接合膜 3 に対して大気雰囲気中でエネルギー線を照射することにより、大気中の水分が未結合手を終端化することによって、容易に生成することができる。

40

【0099】

[4] 次に、接合膜付き偏光板 1（接合膜付き偏光板 68）を貼り付ける相手となる液晶表示素子 70 を用意する。なお、図 5 および図 6 では、液晶表示素子 70 のうち、接合膜付き偏光板 68 が直接接合する基板 611 のみを図示している。そして、図 5（d）に示すように、活性化させた接合膜 3 と基板 611 とが密着するように、接合膜 3 を介して偏光板 10 と基板 611 とを貼り合わせる。これにより、図 6（e）に示すような接合体 71（接合膜付き偏光板 68 と液晶表示素子 70 との接合体）を得る。

このようにして得られた接合体 71 では、接合膜 3 を介して偏光板 10 と基板 611（被着体）とを接合することにより得られる前述したような効果を確実に得ることができる

50

。

#### 【0100】

また、本実施形態では、接合に供される偏光板10および基板611のうち、偏光板10のみに接合膜3が設けられている。偏光板10上に接合膜3を形成する際に、接合膜3の形成方法によっては、接合膜3が比較的長時間にわたってプラズマに曝されることになるが、本実施形態では、基板611は、プラズマに曝されることはない。したがって、例えば、基板611の構成材料が、プラズマに対する耐久性が比較的低いものであっても、本実施形態にかかる方法によれば、基板611を構成する液晶層63の透光性、基板611の耐久性を維持しつつ、偏光板10と基板611とを、高い寸法精度で強固に接合することができる。

10

ここで、用意する液晶表示素子70は、前述したようなものを用いることができる。

#### 【0101】

また、接合膜付き偏光板1と接合される基板611の熱膨張率は、偏光板10が有する偏光フィルム41の熱膨張率とほぼ等しいのが好ましい。これにより、偏光板10と液晶表示素子70とを貼り合せた際に、その接合界面に熱膨張に伴う応力が発生し難くなる。その結果、最終的に得られる接合膜付き偏光板1において、剥離等の不具合が発生するのをより確実に防止することができる。

#### 【0102】

また、偏光フィルム41および基板611の各熱膨張率が互いに異なる場合でも、接合膜付き偏光板1と基板611とを貼り合わせる際の条件を以下のように最適化することにより、接合膜付き偏光板1と基板611とを高い寸法精度で強固に接合することができる。

20

すなわち、偏光フィルム41と基板611の熱膨張率が互いに異なっている場合には、できるだけ低温下で接合を行うのが好ましい。接合を低温下で行うことにより、接合界面に発生する熱応力のさらなる低減を図ることができる。

#### 【0103】

具体的には、偏光フィルム41と基板611との熱膨張率差にもよるが、接合膜付き偏光板1および基板611の温度が25～50 程度である状態下で、接合膜付き偏光板1と基板611とを貼り合わせるのが好ましく、25～40 程度である状態下で貼り合わせるのがより好ましい。このような温度範囲であれば、偏光フィルム41と基板611の熱膨張率差がある程度大きくても、接合界面に発生する熱応力を十分に低減することができる。その結果、接合体71における反りや剥離等の発生を確実に防止することができる。

30

#### 【0104】

また、この場合、偏光フィルム41と基板611との間の熱膨張係数の差が、 $5 \times 10^{-5} / \text{K}$ 以上あるような場合には、上記のようにして、できるだけ低温下で接合を行うことが特に推奨される。

また、このような基板611の接合膜3との接合に供される領域には、基板611の構成材料に応じて、接合を行う前に、あらかじめ、基板611と接合膜3との密着性を高める表面処理を施すのが好ましい。

40

このような表面処理としては、前述したような表面処理を好適に用いることができる。

#### 【0105】

また、表面処理に代えて、基板611の少なくとも接合膜3と接する領域には、接合膜3との密着性を高める機能を有する中間層を形成しておくのが好ましい。これにより、かかる中間層を介して接合膜3と基板611とを接合することになり、結果として、接合体71の接合強度は特に優れたものとすることができる。

かかる中間層の構成材料には、前述の偏光フィルム41に形成する中間層の構成材料と同様のものを用いることができる。

#### 【0106】

ここで、本工程において、接合膜3と基板611とが接合されるメカニズムについて説

50

明する。

例えば、基板 6 1 1 の接合膜 3 との接合に供される領域に、水酸基が露出している場合を例に説明すると、本工程において、接合膜 3 と基板 6 1 1 とが接触するように、基板 2 と基板 6 1 1 とを貼り合わせたとき、接合膜 3 の表面 3 9 に存在する水酸基と、基板 6 1 1 の前記領域に存在する水酸基とが、水素結合によって互いに引き合い、水酸基同士の間

【 0 1 0 7 】

また、この水素結合によって互いに引き合う水酸基同士は、温度条件等によって、脱水縮合を伴って表面から切断される。その結果、接合膜 3 と基板 6 1 1 との接触界面では、水酸基が結合していた結合手同士が結合する。これにより、接合膜 3 を介して偏光板 1 0 と基板 6 1 1 とがより強固に接合されると推察される。

また、この水素結合によって互いに引き合う水酸基同士は、温度条件等によって、脱水縮合を伴って表面から切断される。その結果、接合膜 3 と基板 6 1 1 との接触界面では、水酸基が結合していた結合手同士が結合する。これにより、接合膜 3 を介して偏光板 1 0 と基板 6 1 1 とがより強固に接合されると推察される。

【 0 1 0 8 】

なお、前記工程 [ 3 ] で活性化された接合膜 3 の表面は、その活性状態が経時的に緩和してしまう。このため、前記工程 [ 3 ] の終了後、できるだけ早く本工程 [ 4 ] を行うようにするのが好ましい。具体的には、前記工程 [ 3 ] の終了後、6 0 分以内に本工程 [ 4 ] を行うようにするのが好ましく、5 分以内に行うのがより好ましい。かかる時間内であれば、接合膜 3 の表面が十分な活性状態を維持しているので、本工程で接合膜 3 を備える偏光板 1 0 と基板 6 1 1 とを貼り合わせたとき、これらの間に十分な接着強度を得ることができる。

【 0 1 0 9 】

このようにして接合された接合膜付き偏光板 1 と基板 6 1 1 との間は、その接合強度が  $5 \text{ MPa}$  ( $50 \text{ kgf/cm}^2$ ) 以上であるのが好ましく、 $10 \text{ MPa}$  ( $100 \text{ kgf/cm}^2$ ) 以上であるのがより好ましい。このような接合強度であれば、接合界面の剥離を十分に防止し得るものとなる。そして、信頼性の高い接合体 7 1 が得られる。

以上のようにして、図 5 ( e ) に示す接合体 7 1 を得ることができる。

また、接合体 7 1 を得た後、この接合体 7 1 に対して、必要に応じ、以下の 3 つの工程 ( [ 5 A ]、[ 5 B ] および [ 5 C ] ) のうちの少なくとも 1 つの工程 ( 接合体 7 1 の接合強度を高める工程 ) を行うようにしてもよい。これにより、接合体 7 1 の接合強度のさらなる向上を図ることができる。

【 0 1 1 0 】

[ 5 A ] 図 6 ( f ) に示すように、得られた接合体 7 1 を、偏光板 1 0 と基板 6 1 1 とが互いに近づく方向に加圧する。

これにより、偏光板 1 0 の表面および基板 6 1 1 の表面に、それぞれ接合膜 3 の表面がより近接し、接合体 7 1 における接合強度をより高めることができる。

また、接合体 7 1 を加圧することにより、接合体 7 1 中の接合界面に残存していた隙間を押し潰して、接合面積をさらに広げることができる。これにより、接合体 7 1 の接合強度をさらに高めることができる。

このとき、接合体 7 1 を加圧する際の圧力は、接合体 7 1 が損傷を受けない程度の圧力で、できるだけ高い方が好ましい。これにより、この圧力に比例して接合体 7 1 の接合強度を高めることができる。

【 0 1 1 1 】

なお、この圧力は、偏光板 1 0 および基板 6 1 1 の各構成材料や各厚さ、接合装置等の条件に応じて、適宜調整すればよい。具体的には、偏光板 1 0 および基板 6 1 1 の各構成材料や各厚さ等に応じて若干異なるものの、 $0.2 \sim 10 \text{ MPa}$  程度であるのが好ましく、 $1 \sim 5 \text{ MPa}$  程度であるのがより好ましい。これにより、接合体 7 1 の接合強度を確実

に高めることができる。なお、この圧力が前記上限値を上回っても構わないが、偏光板 10 および基板 611 の各構成材料によっては、接合体 71 に損傷等が生じるおそれがある。

また、加圧する時間は、特に限定されないが、10 秒～30 分程度であるのが好ましい。なお、加圧する時間は、加圧する際の圧力に応じて適宜変更すればよい。具体的には、接合体 71 を加圧する際の圧力が高いほど、加圧する時間を短くしても、接合強度の向上を図ることができる。

#### 【0112】

[5B] 図 6 (f) に示すように、得られた接合体 71 を加熱する。

これにより、接合膜付き偏光板 1 における接合強度をより高めることができる。

10

このとき、接合膜付き偏光板 1 を加熱する際の温度は、室温より高く、接合膜付き偏光板 1 の耐熱温度未満であれば、特に限定されないが、好ましくは 25～100 程度とされ、より好ましくは 50～100 程度とされる。かかる範囲の温度で加熱すれば、接合体 71 が熱によって変質・劣化するのを確実に防止しつつ、接合強度を確実に高めることができる。

#### 【0113】

また、加熱時間は、特に限定されないが、1～30 分程度であるのが好ましい。

また、前記工程 [5A]、[5B] の双方を行う場合、これらを同時に行うのが好ましい。すなわち、図 6 (f) に示すように、接合体 71 を加圧しつつ、加熱するのが好ましい。これにより、加圧による効果と、加熱による効果とが相乗的に発揮され、接合体 71 の接合強度を特に高めることができる。

20

#### 【0114】

[5C] 図 6 (g) に示すように、得られた接合体 71 に紫外線を照射する。

これにより、接合膜 3 と偏光板 10 および基板 611 との間に形成される化学結合を増加させ、偏光板 10 および基板 611 と接合膜 3 との間の接合強度をそれぞれ高めることができる。その結果、接合体 71 の接合強度を特に高めることができる。

このとき照射される紫外線の条件は、前記工程 [3] に示した紫外線の条件と同等にすればよい。

#### 【0115】

以上のような工程を行うことにより、接合体 71 における接合強度のさらなる向上を容易に図ることができる。

30

なお、上記の説明では、接合膜付き偏光板 1 (接合膜付き偏光板 68) と基板 611 との接合について説明したが、上記と同様にして接合膜付き偏光板 1 (接合膜付き偏光板 69) と基板 67 とを接合することができる。

#### 【0116】

このように、2 枚の接合膜付き偏光板 1 (接合膜付き偏光板 68、69) を、液晶表示素子 70 の両面に、それぞれ接合膜 3 を介して接合することにより、液晶表示装置 60 を得ることができる。なお、このような接合膜付き偏光板 1 を液晶表示素子 70 に接合する方法は、各接合膜付き偏光板 1 を 1 枚ずつ液晶表示素子 70 と接合してもよいし、2 枚同時に液晶表示素子 70 の両面に接合してもよい。

40

#### 【0117】

< 第 2 実施形態 >

次に、本発明の接合膜付き偏光板、および本発明の画像表示装置の各第 2 実施形態について説明する。

図 9 は本発明の接合膜付き偏光板の第 2 実施形態を示す断面図である。なお、以下の説明では、図 9 中の上側を「上」、下側を「下」と言う。

#### 【0118】

以下、第 2 実施形態にかかる偏光板について説明するが、前記第 1 実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。

図 9 に示すように、本実施形態の接合膜付き偏光板 1 は、光透過性を有する基板 2 と、

50

偏光フィルム 4 1 と、偏光フィルム 4 1 の基板 2 とは反対の面側に設けられ、偏光フィルム 4 1 を保護する機能を有する保護フィルム 4 2 とを有する偏光板 1 0 と、保護フィルム 4 2 の上面（保護フィルム 4 2 の偏光フィルム 4 1 とは反対側の面）に設けられた接合膜 3 を有している。さらに、偏光板 1 0 を構成する基板 2 と偏光フィルム 4 1 との間、偏光フィルム 4 1 と保護フィルム 4 2 との間には、それぞれ、接合膜 3 1、接合膜 3 2 が設けられている。すなわち、本実施形態の接合膜付き偏光板 1 は、偏光層 4 が偏光フィルム 4 1 と保護フィルム 4 2 との積層体であるとともに、偏光板 1 0 を構成する基板 2、偏光フィルム 4 1、および保護フィルム 4 2 が、それぞれ、前述した接合膜 3 と同様の接合膜 3 1、3 2 を介して接合されている以外は、前記実施形態 1 と同様である。

#### 【0119】

このような接合膜付き偏光板 1 は、基板 2 と偏光フィルム 4 1 との間、および偏光フィルム 4 1 と保護フィルム 4 2 との間に、それぞれ、前述したような特徴を有する接合膜 3 1、3 2 を有するものである。これにより、基板 2 と偏光フィルム 4 1、および偏光フィルム 4 1 と保護フィルム 4 2、それぞれの接合強度は優れたものとなるとともに、接合膜付き偏光板 1 の厚みムラを好適に抑制することができる。このような接合膜付き偏光板 1 は、高い寸法精度を有し、耐久性に優れたものとなり、結果として、接合膜付き偏光板 1 と被着体との接合体の寸法精度、耐久性はいずれも優れたものとなる。また、接合膜付き偏光板 1 を構成する各部（基板 2、偏光フィルム 4 1、および保護フィルム 4 2）が、高い寸法精度で接合されたものであるため、接合膜付き偏光板 1 の光学設計をより精密に行うことができる。さらに、接合膜付き偏光板 1 では、偏光フィルム 4 1 が接合膜 3 1、3 2 を介して、それぞれ、基板 2 および保護フィルム 4 2 と接合されたものであり、偏光フィルム 4 1 は直接、外部環境（光、熱、湿度など）の影響を受けない。そのため、接合膜付き偏光板 1 は、耐候性に優れたものとなる。特に、偏光フィルム 4 1 として、吸湿性の高い材料（例えば、前述した PVA など）を用いた場合でも、偏光フィルム 4 1 が吸湿するのがより確実に防止される。その結果、接合膜付き偏光板 1 は、高温湿潤な環境下で長期間使用した場合であっても、偏光性能の劣化がない耐久性に優れたものとなる。

#### 【0120】

このような保護フィルム 4 2 を構成する材料としては、特に限定されるものではないが、例えば、ジアセチルセルロース、トリアセチルセルロース（TAC）等のセルロース系ポリマー、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ノルボルネン系開環重合体、エチレン - プロピレン共重合体、エチレン - 酢酸ビニル共重合体（EVA）等のポリオレフィン、環状ポリオレフィン、変性ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン等が挙げられる。

このような保護フィルム 4 2 の平均厚さは、特に限定されないが、5 ~ 100  $\mu\text{m}$  程度であるのが好ましく、30 ~ 80  $\mu\text{m}$  程度であるのがより好ましい。これにより、偏光フィルム 4 1 の光透過性を十分に高いものとしつつ、偏光層 4 の機械的強度を十分に高いものとすることができる。

#### 【0121】

また、接合膜付き偏光板 1 の平均厚さを  $T$  ( $\mu\text{m}$ )、基板の平均厚さを  $T_1$  ( $\mu\text{m}$ )、偏光フィルム 4 1 の平均厚さを  $T_2$  ( $\mu\text{m}$ )、保護フィルム 4 2 の平均厚さを  $T_3$  ( $\mu\text{m}$ ) としたとき、 $0.99 < (T_1 + T_2 + T_3) / T$  の関係を満足するのが好ましく、 $0.995 < (T_1 + T_2 + T_3) / T$  の関係を満足するのがより好ましい。これにより、接合膜付き偏光板 1 を透過する光に、不本意な位相のずれが生じるのをより確実に防止することができ、接合膜付き偏光板 1 の光学設計をより容易なものとするすることができる。

#### 【0122】

また、保護フィルム 4 2 の接合膜 3 2 と接する領域には、保護フィルム 4 2 の構成材料に応じて、保護フィルム 4 2 と接合膜 3 2 との密着性を高める表面処理を施すのが好ましい。これにより、接合膜 3 と保護フィルム 4 2 との間の接合強度をより高めることができ、最終的には、偏光フィルム 4 1 と保護フィルム 4 2 との接合強度を高めることができる。



## 【 0 1 2 3 】

なお、表面処理としては、偏光フィルム 4 1 に対して施す前述したような表面処理と同様の処理を適用することができる。

さらに、保護フィルム 4 2 の接合膜 3 と接する領域に、以下の基や物質を有する場合には、上記のような表面処理を施さなくても、接合膜 3 と保護フィルム 4 2 との接合強度を十分に高くすることができる。

## 【 0 1 2 4 】

このような基や物質としては、例えば、水酸基、チオール基、カルボキシ基、アミノ基、ニトロ基、イミダゾール基のような官能基、ラジカル、開環分子、2重結合、3重結合のような不飽和結合、F、Cl、Br、I のようなハロゲン、過酸化物からなる群から選択される少なくとも1つの基または物質が挙げられる。このような基または物質を有する表面は、保護フィルム 4 2 の接合膜 3 に対する接合強度のさらなる向上を実現し得るものとなる。また、上述したような基または物質の中でも、保護フィルム 4 2 の表面が水酸基を有しているのが好ましい。これにより、保護フィルム 4 2 の接合膜 3 に対する接合強度を特に優れたものとすることができる。

10

## 【 0 1 2 5 】

また、このようなものを有する表面が得られるように、上述したような各種表面処理を適宜選択して行うことにより、接合膜 3 と保護フィルム 4 2 の接合強度は特に優れたものとなる。

また、表面処理に代えて、保護フィルム 4 2 の接合膜 3 と接する領域には、接合膜 3 との密着性を高める機能を有する中間層を形成しておくのが好ましい。これにより、かかる中間層を介して接合膜 3 と保護フィルム 4 2 とを接合することになり、結果として、保護フィルム 4 2 と偏光フィルム 4 1 との接合強度は特に優れたものとすることができる。

20

## 【 0 1 2 6 】

かかる中間層の構成材料には、前述の偏光フィルム 4 1 に形成する中間層の構成材料と同様のものを用いることができる。

また、基板 2 の少なくとも接合膜 3 と接する領域には、基板 2 の構成材料に応じて、基板 2 と接合膜 3 との密着性を高める表面処理を施すのが好ましい。これにより、接合膜 3 と基板 2 との間の接合強度をより高めることができ、最終的には、基板 2 と偏光フィルム 4 1 との接合強度を高めることができる。

30

## 【 0 1 2 7 】

なお、表面処理としては、基板 2 に対して施す前述したような表面処理と同様の処理を適用することができるが、中でも、コロナ放電処理、窒化プラズマ処理を用いることにより、基板 2 の表面は特に最適化され、基板 2 と接合膜 3 との接合強度は特に優れたものとなる。

さらに、基板 2 の少なくとも接合膜 3 と接する領域に、以下の基や物質を有する場合には、上記のような表面処理を施さなくても、接合膜 3 と基板 2 との接合強度を十分に高くすることができる。

## 【 0 1 2 8 】

このような基や物質としては、例えば、水酸基、チオール基、カルボキシ基、アミノ基、ニトロ基、イミダゾール基のような官能基、ラジカル、開環分子、2重結合、3重結合のような不飽和結合、F、Cl、Br、I のようなハロゲン、過酸化物からなる群から選択される少なくとも1つの基または物質が挙げられる。このような基または物質を有する表面は、基板 2 の接合膜 3 に対する接合強度のさらなる向上を実現し得るものとなる。また、上述したような基または物質の中でも、基板 2 の表面が水酸基を有しているのが好ましい。これにより、基板 2 の接合膜 3 に対する接合強度を特に優れたものとすることができる。

40

## 【 0 1 2 9 】

また、このようなものを有する表面が得られるように、上述したような各種表面処理を適宜選択して行うことにより、接合膜 3 と基板 2 の接合強度は特に優れたものとなる。

50

また、表面処理に代えて、基板 2 の少なくとも接合膜 3 と接する領域には、接合膜 3 との密着性を高める機能を有する中間層を形成しておくのが好ましい。これにより、かかる中間層を介して接合膜 3 と基板 2 とを接合することになり、結果として、基板 2 と偏光フィルム 4 1 との接合強度は特に優れたものとすることができる。

かかる中間層の構成材料には、前述の偏光フィルム 4 1 に形成する中間層の構成材料と同様のものを用いることができる。

#### 【 0 1 3 0 】

次に本実施形態の接合膜付き偏光板 1 の製造方法について説明する。

本実施形態にかかる接合膜付き偏光板 1 の製造方法は、基板 2、偏光フィルム 4 1、および保護フィルム 4 2 のお互いに接合する面のいずれにも前述した接合膜が設けられている以外は、前記第 1 実施形態と同様である。

10

すなわち、本実施形態にかかる接合膜付き偏光板 1 の製造方法は、基板 2 と偏光フィルム 4 1 と保護フィルム 4 2 とを用意する工程と、基板 2 と保護フィルム 4 1 の一方の面、および偏光フィルム 4 1 の両面に接合膜を形成する工程と、基板 2、偏光フィルム 4 1、および保護フィルム 4 2 に設けられた各接合膜に対して、エネルギーを付与して、各接合膜（接合膜 3 1 1、3 1 2、3 2 1、3 2 2）を活性化させる工程と、接合膜 3 1 1、3 1 2 同士、および接合膜 3 2 1、3 2 2 同士がそれぞれ密着するように基板 2 と偏光フィルム 4 1 と保護フィルム 4 2 とを貼り合わせる工程と、保護フィルム 4 2 上に接合膜 3 を形成し、接合膜付き偏光板 1 を得る工程とを有する。

#### 【 0 1 3 1 】

20

以下、本実施形態にかかる接合方法の各工程について順次説明する。

図 1 0 は、図 9 に示す接合膜付き偏光板 1 の製造方法の好適な実施形態を示すための図（縦断面図）である。なお、以下の説明では、図 1 0 中の上側を「上」、下側を「下」と言う。

〔 1 〕まず、基板 2、偏光フィルム 4 1、および保護フィルム 4 2 とを用意する。（図示せず）なお、このような基板 2、偏光フィルム 4 1、および保護フィルム 4 2 としては、前述したようなものを用いることができる。

#### 【 0 1 3 2 】

〔 2 〕次に、基板 2 と保護フィルム 4 2 の一方の面、および偏光フィルム 4 1 の両面に、前記第 1 実施形態と同様にして接合膜（接合膜 3 1 1、3 1 2、3 2 1、3 2 2）を形成する。（図 1 0（a）参照）なお、本実施形態では、基板 2 上に接合膜 3 1 1 が形成され、偏光フィルム 4 1 の基板 2 と接合する面上に接合膜 3 1 2、また、保護フィルム 4 2 と接合する面上に接合膜 3 2 1 がそれぞれ形成され、保護フィルム 4 2 上に接合膜 3 2 2 が形成されている。

30

#### 【 0 1 3 3 】

〔 3 〕次に、図 1 0（b）に示すように、各接合膜 3 1 1、3 1 2、3 2 1、3 2 2 に対して、それぞれエネルギーを付与する。各接合膜 3 1 1、3 1 2、3 2 1、3 2 2 にエネルギーが付与されると、各接合膜 3 1 1、3 1 2、3 2 1、3 2 2 では、図 2 に示す脱離基 3 0 3 が S i 骨格 3 0 1 から脱離する。そして、脱離基 3 0 3 が脱離した後は、図 3 に示すように、各接合膜 3 1 1、3 1 2、3 2 1、3 2 2 の表面および内部に活性手 3 0 4 が生じ、各接合膜 3 1 1、3 1 2、3 2 1、3 2 2 が活性化される。これにより、各接合膜 3 1 1、3 1 2、3 2 1、3 2 2 にそれぞれ接着性が発現する。

40

#### 【 0 1 3 4 】

なお、エネルギー付与方法としては、前記第 1 実施形態と同様の方法を用いることができる。

ここで、接合膜 3 を「活性化させる」とは、前述したように、各接合膜 3 1 1、3 1 2、3 2 1、3 2 2 の表面 3 1 1 6、3 1 2 6、3 2 1 6、3 2 2 6 および内部の脱離基 3 0 3 が脱離して、S i 骨格 3 0 1 に終端化されていない結合手（未結合手）が生じた状態や、この未結合手が水酸基（O H 基）によって終端化された状態、または、これらの状態が混在した状態のことを言う。

50

したがって、活性手 3 0 4 とは、未結合手または未結合手が水酸基によって終端化されたもののことを言う。

【 0 1 3 5 】

[ 4 ] 次に、図 1 0 ( c ) に示すように、接着性が発現した接合膜 3 1 1 と接合膜 3 1 2 とを密着するように基板 2 と偏光フィルム 4 1 とを貼り合わせるとともに、同じく、接着性は発現した接合膜 3 2 1 と接合膜 3 2 2 とを貼り合わせ、偏光板 1 0 を得る。

ここで、本工程において、接合膜同士を密着させて接合するが、この接合は、以下のような 2 つのメカニズム ( i )、( ii ) の双方または一方に基づくものであると推察される。ここでは、基板 2 と偏光フィルム 4 1 とを接合膜 3 1 1、接合膜 3 1 2 を介して接合する場合を例に説明する。

10

【 0 1 3 6 】

( i ) 例えば、各接合膜 3 1 1、3 1 2 の表面 3 1 1 6、3 1 2 6 に水酸基が露出している場合を例に説明すると、本工程において、基板 2 と偏光フィルム 4 1 とを貼り合わせたとき、接合膜 3 1 1、3 1 2 の表面 3 1 1 6、3 1 2 6 に存在する水酸基同士が、水素結合によって互いに引き合い、水酸基同士の間に引力が発生する。この引力によって、基板 2 と偏光フィルム 4 1 とが接合されると推察される。

また、この水素結合によって互いに引き合う水酸基同士は、温度条件等によって、脱水縮合を伴って表面から切断される。その結果、基板 2 と偏光フィルム 4 1 との間では、水酸基が結合していた結合手同士が結合する。これにより、基板 2 と偏光フィルム 4 1 とがより強固に接合されると推察される。

20

【 0 1 3 7 】

( ii ) 基板 2 と偏光フィルム 4 1 とを貼り合わせると、各接合膜 3 1 1、3 1 2 の表面 3 1 1 6、3 1 2 6 や内部に生じた終端化されていない結合手 ( 未結合手 ) 同士が再結合する。この再結合は、互いに重なり合う ( 絡み合う ) ように複雑に生じることから、接合界面にネットワーク状の結合が形成される。これにより、各接合膜 3 1 1、3 1 2 を構成するそれぞれの母材 ( S i 骨格 3 0 1 ) 同士が直接接合して、各接合膜 3 1 1、3 1 2 同士が一体化する。

また、偏光フィルム 4 1 と保護フィルム 4 2 とを接合膜 3 2 1、接合膜 3 2 2 を介して接合する場合も、上記と同様のメカニズムで接合されるものと推測される。

【 0 1 3 8 】

30

[ 1 1 ] 以上のような ( i ) または ( ii ) のメカニズムにより、接合された偏光板 1 0 の上面 ( 保護フィルム 4 2 の上面 ) に前記第 1 実施形態と同様にして接合膜 ( 接合膜 3 ) を成形し、図 1 0 ( d ) に示すような接合膜付き偏光板 1 が得られる。

なお、偏光板 1 0 を得た後、この偏光板 1 0 に対して、必要に応じ、前記第 1 実施形態の工程 [ 5 A ]、[ 5 B ] および [ 5 C ] のうちの少なくとも 1 つの工程を行うようにしてもよい。

【 0 1 3 9 】

また、上述したような保護フィルム 4 2 の代わりに、次に示すような機能を有する光学フィルムを用いた場合には、以下のような効果を得ることができる。なお、このような光学フィルムとしては、例えば、透過光の所定の方向の速度を遅くする機能、入射光の一部の波長の光成分のみを透過する機能、入射光の一部の波長の光成分を吸収または反射する機能、または入射光の反射を防止する機能から選択される少なくとも一つの機能を有する光学フィルムが挙げられる。

40

【 0 1 4 0 】

すなわち、保護フィルム 4 2 の代わりに、上述したような機能を有する光学フィルムを用いた偏光板は、偏光フィルム 4 1 が有する偏光性能と、上述したような光学フィルムが有する機能とを確実に発揮することができるものとなる。また、前述したように、偏光フィルム 4 1 と光学フィルムとを接合する接合膜の厚さは、従来から偏光板を構成する各部の接合に用いられている接着剤層の厚さに比べて、極めて薄いものであり、接合膜で生じる位相差 ( リタデーション ) を極めて小さくすることができる。その結果、偏光板の光学

50

設計をより容易なものとすることができる。

【0141】

また、本実施形態の接合膜付き偏光板1は、偏光板10が備える基板2、偏光フィルム41、および保護フィルム42が、それぞれ接合膜を介して接合されたものとして説明したが、接合膜の代わりに、粘着剤により接合したり、熱処理により融着させてたものを偏光板として用いてもよい。

また、本実施形態では、接合膜付き偏光板1は、偏光層4が偏光フィルム41と一層の保護フィルム42との積層体であるとして説明したが、本発明の接合膜付き偏光板は、これに限定されず、例えば、偏光層が前述したような偏光フィルム41および保護フィルム42に加え、上述したような機能を有する光学フィルムを有するものであってもよい。

10

【0142】

<第3実施形態>

次に、本発明の接合膜付き偏光板、および本発明の画像表示装置の第3実施形態について説明する。

図11は、本発明の接合膜付き偏光板の第3実施形態を示す断面図である。なお、以下の説明では、図11中の上側を「上」、下側を「下」と言う。

【0143】

以下、偏光板の第3実施形態について説明するが、前記第1実施形態および前記第2実施形態にかかる偏光板との相違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。

20

図11に示すように、本実施形態の接合膜付き偏光板1は、前記各実施形態の接合膜付き偏光板と同様に、偏光板10と、偏光板10の上面に接合膜3を有している。本実施形態の偏光板10は、光透過性を有する基板2と、偏光層4としての保護フィルム43と偏光フィルム41と保護フィルム44とがこの順番で積層され、基板2は、保護フィルム43と接合されるものである。また、基板2と保護フィルム43との間、保護フィルム43と偏光フィルム41との間、および、偏光フィルム41と保護フィルム44との間には、それぞれ、接合膜33、34、35が設けられている。すなわち、偏光層4が、前述した偏光層4の基板2と接合される側に、さらに保護フィルム43を接合膜33を介して接合されたものであること以外は、前記実施形態2と同様である。

このように、偏光フィルム41が接合膜33、35を介して、前述したような保護フィルム43、44と接合されることにより、偏光フィルム41が外部環境の影響により劣化するのがより確実に防止される。その結果、接合膜付き偏光板1は長期間にわたって偏光性能の劣化がなく、耐久性（耐候性）に特に優れたものとなる。

30

【0144】

<第4実施形態>

次に、本発明の接合膜付き偏光板、および本発明の画像表示装置の第4実施形態について説明する。

図12は、本発明の接合膜付き偏光板の第4実施形態が備える接合膜のエネルギー付与前の状態を示す部分拡大図、図13は、本発明の接合膜付き偏光板の第4実施形態が備える接合膜のエネルギー付与後の状態を示す部分拡大図である。なお、以下の説明では、図12および図13中の上側を「上」、下側を「下」と言う。

40

【0145】

以下、接合膜付き偏光板の第4実施形態について説明するが、前記第1実施形態ないし前記第3実施形態にかかる接合膜付き偏光板との相違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。

本実施形態にかかる接合膜付き偏光板および画像表示装置は、接合膜の構成が異なること以外は、前記第1実施形態と同様である。

【0146】

すなわち、本実施形態にかかる接合膜付き偏光板は、接合膜3がそれぞれエネルギー付与前の状態で、金属原子と、この金属原子に結合する酸素原子と、これら金属原子および

50

酸素原子の少なくとも一方に結合する脱離基 303 とを含むものである。換言すれば、エネルギー付与前の接合膜 3 は、それぞれ、金属酸化物で構成される金属酸化物膜に脱離基 303 を導入した膜であると言える。

このような接合膜 3 は、エネルギーが付与されると、脱離基 303 が金属原子および酸素原子の少なくとも一方から脱離し、接合膜 3 の少なくとも表面付近に、活性基 304 が生じるものである。そして、これにより、接合膜 3 の表面に、前記第 1 実施形態ないし前記第 3 実施形態と同様の接着性が発現する。

#### 【0147】

以下、本実施形態にかかる接合膜 3 について説明する。

接合膜 3 は、金属原子と、この金属原子と結合する酸素原子とで構成されるもの、すなわち金属酸化物に脱離基 303 が結合したものであることから、変形し難い強固な膜となる。このため、接合膜 3 自体が寸法精度の高いものとなり、接合膜付き偏光板 1、およびかかる接合膜付き偏光板 1 を備えた液晶表示装置 60 においても、寸法精度が高いものが得られる。

#### 【0148】

さらに、接合膜 3 は、流動性を有さない固体状をなすものである。このため、従来から用いられている、流動性を有する液状または粘液状（半固形状）の接着剤に比べて、接着層（接合膜 3）の厚さや形状がほとんど変化しない。したがって、接合膜 3 を用いて得られた接合膜付き偏光板 1 の寸法精度は、従来に比べて格段に高いものとなる。さらに、接着剤の硬化に要する時間が不要になるため、短時間で強固な接合が可能となる。

#### 【0149】

また、本発明では、接合膜 3 は、導電性を有するものであるのが好ましい。これにより、後述する接合膜付き偏光板 1 において、意図しない帯電を抑制または防止することができる。これにより、このような接合膜付き偏光板 1 を適用した液晶表示装置 60 では、液晶層 63 に不本意な電圧がかかるのが確実に防止される。結果として、このような液晶表示装置 60 は、各画素における光の透過、または遮断を確実に行うことができ、より安定的に鮮明な画像表示を行えるものとなる。

#### 【0150】

また、接合膜 3 が導電性を有する場合、接合膜 3 の抵抗率は、構成材料の組成に応じて若干異なるものの、 $1 \times 10^{-3} \cdot \text{cm}$  以下であるのが好ましく、 $1 \times 10^{-4} \cdot \text{cm}$  以下であるのがより好ましい。

なお、脱離基 303 は、少なくとも接合膜 3 の表面 39 付近に存在していればよく、接合膜 3 のほぼ全体に存在していてもよいし、接合膜 3 の表面 39 付近に偏在していてもよい。なお、脱離基 303 が表面 39 付近に偏在する構成とすることにより、接合膜 3 に金属酸化物膜としての機能を好適に発揮させることができる。すなわち、接合膜 3 に、接合を担う機能の他に、導電性や透光性等の特性に優れた金属酸化物膜としての機能を好適に付与することができるという利点も得られる。換言すれば、脱離基 303 が、接合膜 3 の導電性や透光性等の特性を阻害してしまうのを確実に防止することができる。

以上のような接合膜 3 としての機能が好適に発揮されるように、金属原子が選択される。

#### 【0151】

具体的には、金属原子としては、特に限定されないが、例えば、Li、Be、B、Na、Mg、Al、K、Ca、Sc、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Rb、Sr、Y、Zr、Nb、Mo、Cd、In、Sn、Sb、Cs、Ba、La、Hf、Ta、W、Ti および Pb 等が挙げられる。中でも、In（インジウム）、Sn（スズ）、Zn（亜鉛）、Ti（チタン）および Sb（アンチモン）のうちの 1 種または 2 種以上を組み合わせる用いるのが好ましい。接合膜 3 を、これらの金属原子を含むもの、すなわちこれらの金属原子を含む金属酸化物に脱離基 303 を導入したものとすることにより、接合膜 3 は、優れた導電性と透明性とを発揮するものとなる。

より具体的には、金属酸化物としては、例えば、インジウム錫酸化物（ITO）、イン

10

20

30

40

50

ジウム亜鉛酸化物 (IZO)、アンチモン錫酸化物 (ATO)、フッ素含有インジウム錫酸化物 (FTO)、酸化亜鉛 (ZnO) および二酸化チタン ( $\text{TiO}_2$ ) 等が挙げられる。

#### 【0152】

なお、金属酸化物としてインジウム錫酸化物 (ITO) を用いる場合には、インジウムとスズとの原子比 (インジウム / スズ比) は、 $99 / 1 \sim 80 / 20$  であるのが好ましく、 $97 / 3 \sim 85 / 15$  であるのがより好ましい。これにより、前述したような効果をより顕著に発揮させることができる。

また、接合膜 3 中の金属原子と酸素原子の存在比は、 $3 : 7 \sim 7 : 3$  程度であるのが好ましく、 $4 : 6 \sim 6 : 4$  程度であるのがより好ましい。金属原子と酸素原子の存在比を前記範囲内になるよう設定することにより、接合膜 3 の安定性が高くなり、基板 2 と偏光フィルム 41 とをより強固に接合することができるようになる。

#### 【0153】

また、脱離基 303 は、前述したように、金属原子および酸素原子の少なくとも一方から脱離することにより、接合膜 3 に活性手を生じさせるよう振る舞うものである。したがって、脱離基 303 には、エネルギーを付与されることによって、比較的簡単に、かつ均一に脱離するものの、エネルギーが付与されないときには、脱離しないよう接合膜 3 に確実に結合しているものが好適に選択される。

#### 【0154】

かかる観点から、脱離基 303 には、水素原子、炭素原子、窒素原子、リン原子、硫黄原子およびハロゲン原子、またはこれらの各原子で構成される原子団のうちの少なくとも 1 種が好適に用いられる。かかる脱離基 303 は、エネルギーの付与による結合 / 脱離の選択性に比較的優れている。このため、このような脱離基 303 は、上記のような必要性を十分に満足し得るものとなり、接合膜付き偏光板 10 と被着体との接着性をより高度なものとすることができる。

#### 【0155】

なお、上記の各原子で構成される原子団 (基) としては、例えば、メチル基、エチル基のようなアルキル基、メトキシ基、エトキシ基のようなアルコキシ基、カルボキシ基、アミノ基およびスルホン酸基等が挙げられる。

以上のような各原子および原子団の中でも、脱離基 303 は、特に、水素原子であるのが好ましい。水素原子で構成される脱離基 303 は、化学的な安定性が高いため、脱離基 303 として水素原子を備える接合膜 3 は、耐候性および耐薬品性に優れたものとなる。

#### 【0156】

以上のことを考慮すると、接合膜 3 としては、インジウム錫酸化物 (ITO)、インジウム亜鉛酸化物 (IZO)、アンチモン錫酸化物 (ATO)、フッ素含有インジウム錫酸化物 (FTO)、酸化亜鉛 (ZnO) または二酸化チタン ( $\text{TiO}_2$ ) の金属酸化物に、脱離基 303 として水素原子が導入されたものが好適に選択される。

かかる構成の接合膜 3 は、それ自体が優れた機械的特性を有している。また、多くの材料に対して特に優れた接着性を示すものである。したがって、このような接合膜 3 は、偏光フィルム 41 に対して特に強固に接着するとともに、被着体に対しても特に強い被着力を示し、その結果として、接合膜付き偏光板 1 と被着体とを強固に接合することができる。

#### 【0157】

また、接合膜 3 の平均厚さは、 $1 \sim 1000 \text{ nm}$  程度であるのが好ましく、 $2 \sim 800 \text{ nm}$  程度であるのがより好ましい。接合膜 3 の平均厚さを前記範囲内とすることにより、接合膜付き偏光板 1 の寸法精度が著しく低下するのを防止しつつ、接合膜付き偏光板 1 と被着体とをより強固に接合することができる。

すなわち、接合膜 3 の平均厚さが前記下限値を下回った場合は、十分な接合強度が得られないおそれがある。一方、接合膜 3 の平均厚さが前記上限値を上回った場合は、接合膜付き偏光板 1 の寸法精度が著しく低下するおそれがある。

## 【 0 1 5 8 】

さらに、接合膜 3 の平均厚さが前記範囲内であれば、接合膜 3 にある程度の形状追従性が確保される。このため、例えば、偏光フィルム 4 1 の接合面（接合膜 3 を成膜する面）に凹凸が存在している場合でも、その凹凸の高さにもよるが、凹凸の形状に追従するように接合膜 3 を被着させることができる。その結果、接合膜 3 は、凹凸を吸収して、その表面に生じる凹凸の高さを緩和することができる。そして、接合膜付き偏光板 1 と被着体とを貼り合わせた際に、接合膜 3 の被着体に対する密着性を高めることができる。

なお、上記のような形状追従性の程度は、接合膜 3 の厚さが厚いほど顕著になる。したがって、形状追従性を十分に確保するためには、接合膜 3 の厚さをできるだけ厚くすればよい。

10

## 【 0 1 5 9 】

以上説明したような接合膜 3 は、接合膜 3 のほぼ全体に脱離基 3 0 3 を存在させる場合には、例えば、A：脱離基 3 0 3 を構成する原子成分を含む雰囲気下で、物理的气相成膜法により、金属原子と酸素原子とを含む金属酸化物材料を成膜することにより形成することができる。また、脱離基 3 0 3 を接合膜 3 の表面 3 9 付近に偏在させる場合には、例えば、B：金属原子と前記酸素原子とを含む金属酸化物膜を成膜した後、この金属酸化物膜の表面付近に含まれる金属原子および酸素原子の少なくとも一方に脱離基 3 0 3 を導入することにより形成することができる。

## 【 0 1 6 0 】

以下、A および B の方法を用いて、偏光板 1 0 上（偏光フィルム 4 1 上）に接合膜 3 を成膜する場合について、詳述する。

20

< A > A の方法では、接合膜 3 は、上記のように、脱離基 3 0 3 を構成する原子成分を含む雰囲気下で、物理的气相成膜法（PVD 法）により、金属原子と酸素原子とを含む金属酸化物材料を成膜することにより形成される。このように PVD 法を用いる構成とすれば、金属酸化物材料を偏光板 1 0（偏光フィルム 4 1）に向かって飛来させる際に、比較的容易に金属原子および酸素原子の少なくとも一方に脱離基 3 0 3 を導入することができる。このため、接合膜 3 のほぼ全体にわたって脱離基 3 0 3 を導入することができる。

## 【 0 1 6 1 】

さらに、PVD 法によれば、緻密で均質な接合膜 3 を効率よく成膜することができる。これにより、PVD 法で成膜された接合膜 3 は、被着体に対して特に強固に接合し得るものとなる。さらに、PVD 法で成膜された接合膜 3 は、エネルギーが付与されて活性化された状態が比較的長時間にわたって維持される。このため、接合膜付き偏光板 1 の製造過程の簡素化、効率化を図ることができる。

30

## 【 0 1 6 2 】

また、PVD 法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、レーザーアブレーション法等が挙げられるが、中でも、スパッタリング法を用いるのが好ましい。スパッタリング法によれば、金属原子と酸素原子との結合が切断することなく、脱離基 3 0 3 を構成する原子成分を含む雰囲気中に、金属酸化物の粒子を叩き出すことができる。そして、金属酸化物の粒子が叩き出された状態で、脱離基 3 0 3 を構成する原子成分を含むガスと接触させることができるため、金属酸化物（金属原子または酸素原子）への脱離基 3 0 3 の導入をより円滑に行うことができる。

40

## 【 0 1 6 3 】

以下、PVD 法により接合膜 3 を成膜する方法として、スパッタリング法（イオンビームスパッタリング法）により、接合膜 3 を成膜する場合を代表に説明する。

まず、接合膜 3 の成膜方法を説明するのに先立って、偏光板 1 0 上（偏光フィルム 4 1 上）にイオンビームスパッタリング法により接合膜 3 を成膜する際に用いられる成膜装置 2 0 0 について説明する。

## 【 0 1 6 4 】

図 1 4 は、本実施形態にかかる接合膜の作製に用いられる成膜装置を模式的に示す縦断面図、図 1 5 は、図 1 4 に示す成膜装置が備えるイオン源の構成を示す模式図である。な

50

お、以下の説明では、図 1 4 中の上側を「上」、下側を「下」と言う。

図 1 4 に示す成膜装置 2 0 0 は、イオンビームスパッタリング法による接合膜 3 の形成がチャンバー（装置）内で行えるように構成されている。

【 0 1 6 5 】

具体的には、成膜装置 2 0 0 は、チャンバー（真空チャンバー）2 1 1 と、このチャンバー 2 1 1 内に設置され、偏光板 1 0（成膜対象物）を保持する基板ホルダー（成膜対象物保持部）2 1 2 と、チャンバー 2 1 1 内に設置され、チャンバー 2 1 1 内に向かってイオンビーム B を照射するイオン源（イオン供給部）2 1 5 と、イオンビーム B の照射により、金属原子と酸素原子とを含む金属酸化物（例えば、ITO）を発生させるターゲット（金属酸化物材料）2 1 6 を保持するターゲットホルダー（ターゲット保持部）2 1 7 とを有している。

10

【 0 1 6 6 】

また、チャンバー 2 1 1 には、チャンバー 2 1 1 内に、脱離基 3 0 3 を構成する原子成分を含むガス（例えば、水素ガス）を供給するガス供給手段 2 6 0 と、チャンバー 2 1 1 内の排気をして圧力を制御する排気手段 2 3 0 とを有している。

なお、本実施形態では、基板ホルダー 2 1 2 は、チャンバー 2 1 1 の天井部に取り付けられている。この基板ホルダー 2 1 2 は、回動可能となっている。これにより、偏光板 1 0 上に接合膜 3 を均質かつ均一な厚さで成膜することができる。

【 0 1 6 7 】

イオン源（イオン銃）2 1 5 は、図 1 5 に示すように、開口（照射口）2 5 0 が形成されたイオン発生室 2 5 6 と、イオン発生室 2 5 6 内に設けられたフィラメント 2 5 7 と、グリッド 2 5 3、2 5 4 と、イオン発生室 2 5 6 の外側に設置された磁石 2 5 5 とを有している。

20

また、イオン発生室 2 5 6 には、図 1 4 に示すように、その内部にガス（スパッタリング用ガス）を供給するガス供給源 2 1 9 が接続されている。

【 0 1 6 8 】

このイオン源 2 1 5 では、イオン発生室 2 5 6 内に、ガス供給源 2 1 9 からガスを供給した状態で、フィラメント 2 5 7 を通電加熱すると、フィラメント 2 5 7 から電子が放出され、放出された電子が磁石 2 5 5 の磁場によって運動し、イオン発生室 2 5 6 内に供給されたガス分子と衝突する。これにより、ガス分子がイオン化する。このガスのイオン  $I^+$  は、グリッド 2 5 3 とグリッド 2 5 4 との間の電圧勾配により、イオン発生室 2 5 6 内から引き出されるとともに加速され、開口 2 5 0 を介してイオンビーム B としてイオン源 2 1 5 から放出（照射）される。

30

【 0 1 6 9 】

イオン源 2 1 5 から照射されたイオンビーム B は、ターゲット 2 1 6 の表面に衝突し、ターゲット 2 1 6 からは粒子（スパッタ粒子）が叩き出される。このターゲット 2 1 6 は、前述したような金属酸化物材料で構成されている。

この成膜装置 2 0 0 では、イオン源 2 1 5 は、その開口 2 5 0 がチャンバー 2 1 1 内に位置するように、チャンバー 2 1 1 の側壁に固定（設置）されている。なお、イオン源 2 1 5 は、チャンバー 2 1 1 から離間した位置に配置し、接続部を介してチャンバー 2 1 1 に接続した構成とすることもできるが、本実施形態のような構成とすることにより、成膜装置 2 0 0 の小型化を図ることができる。

40

【 0 1 7 0 】

また、イオン源 2 1 5 は、その開口 2 5 0 が、基板ホルダー 2 1 2 と異なる方向、本実施形態では、チャンバー 2 1 1 の底部側を向くように設置されている。

なお、イオン源 2 1 5 の設置個数は、1 つに限定されるものではなく、複数とすることもできる。イオン源 2 1 5 を複数設置することにより、接合膜 3 の成膜速度をより速くすることができる。

【 0 1 7 1 】

また、ターゲットホルダー 2 1 7 および基板ホルダー 2 1 2 の近傍には、それぞれ、こ

50



れらを覆うことができる第1のシャッター220および第2のシャッター221が配設されている。

これらシャッター220、221は、それぞれ、ターゲット216、偏光板10および接合膜3が、不要な雰囲気等に曝されるのを防ぐためのものである。

#### 【0172】

また、排気手段230は、ポンプ232と、ポンプ232とチャンバー211とを連通する排気ライン231と、排気ライン231の途中に設けられたバルブ233とで構成されており、チャンバー211内を所望の圧力に減圧し得るようになっている。

さらに、ガス供給手段260は、脱離基303を構成する原子成分を含むガス（例えば、水素ガス）を貯留するガスボンベ264と、ガスボンベ264からこのガスをチャンバー211に導くガス供給ライン261と、ガス供給ライン261の途中に設けられたポンプ262およびバルブ263とで構成されており、脱離基303を構成する原子成分を含むガスをチャンバー211内に供給し得るようになっている。

#### 【0173】

以上のような構成の成膜装置200を用いて、以下のようにして接合膜3が形成される。

#### 【0174】

ここでは、偏光板10上（偏光フィルム41上）に接合膜3を成膜する方法について説明する。

まず、偏光板10を用意し、この偏光板10を成膜装置200のチャンバー211内に搬入し、基板ホルダー212に装着（セット）する。

次に、排気手段230を動作させ、すなわちポンプ232を作動させた状態でバルブ233を開くことにより、チャンバー211内を減圧状態にする。この減圧の程度（真空度）は、特に限定されないが、 $1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-4}$  Torr程度であるのが好ましく、 $1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-5}$  Torr程度であるのがより好ましい。

#### 【0175】

さらに、ガス供給手段260を動作させ、すなわちポンプ262を作動させた状態でバルブ263を開くことにより、チャンバー211内に脱離基303を構成する原子成分を含むガスを供給する。これにより、チャンバー内をかかるガスを含む雰囲気下（水素ガス雰囲気下）とすることができる。

脱離基303を構成する原子成分を含むガスの流量は、 $1 \sim 100$  ccm程度であるのが好ましく、 $10 \sim 60$  ccm程度であるのがより好ましい。これにより、金属原子および酸素原子の少なくとも一方に確実に脱離基303を導入することができる。

また、チャンバー211内の温度は、25℃以上であればよいが、25～100℃程度であるのが好ましい。かかる範囲内に設定することにより、金属原子または酸素原子と、前記原子成分を含むガスとの反応が効率良く行われ、金属原子および酸素原子に確実に、前記原子成分を含むガスを導入することができる。

#### 【0176】

次に、第2のシャッター221を開き、さらに第1のシャッター220を開いた状態にする。

この状態で、イオン源215のイオン発生室256内にガスを導入するとともに、フィラメント257に通電して加熱する。これにより、フィラメント257から電子が放出され、この放出された電子とガス分子が衝突することにより、ガス分子がイオン化する。

#### 【0177】

このガスのイオン $I^+$ は、グリッド253とグリッド254とにより加速されて、イオン源215から放出され、陰極材料で構成されるターゲット216に衝突する。これにより、ターゲット216から金属酸化物（例えば、ITO）の粒子が叩き出される。このとき、チャンバー211内が脱離基303を構成する原子成分を含むガスを含む雰囲気下（例えば、水素ガス雰囲気下）であることから、チャンバー211内に叩き出された粒子に含まれる金属原子および酸素原子に脱離基303が導入される。そして、この脱離基30

3が導入された金属酸化物が偏光板10上(偏光フィルム41上)に堆積することにより、接合膜3が形成される。

【0178】

なお、本実施形態で説明したイオンビームスパッタリング法では、イオン源215のイオン発生室256内で、放電が行われ、電子 $e^-$ が発生するが、この電子 $e^-$ は、グリッド253により遮蔽され、チャンバー211内への放出が防止される。

さらに、イオンビームBの照射方向(イオン源215の開口250)がターゲット216(チャンバー211の底部側と異なる方向)に向いているので、イオン発生室256内で発生した紫外線が、成膜された接合膜3に照射されるのがより確実に防止されて、接合膜3の成膜中に導入された脱離基303が脱離するのを確実に防止することができる。

以上のようにして、ほぼ全体にわたって脱離基303が存在する接合膜3を成膜することができる。

【0179】

< B > 一方、Bの方法では、接合膜3は、上記のように、金属原子と酸素原子とを含む金属酸化物膜を成膜した後、この金属酸化物膜の表面付近に含まれる金属原子および酸素原子の少なくとも一方に脱離基303を導入することにより形成される。かかる方法によれば、比較的簡単な工程で、金属酸化物膜の表面付近に脱離基303を偏在させた状態で導入することができ、接合膜および金属酸化物膜としての双方の特性に優れた接合膜3を形成することができる。

【0180】

ここで、金属酸化物膜は、いかなる方法で成膜されたものでもよく、例えば、PVD法(物理的气相成膜法)、CVD法(化学的气相成膜法)、プラズマ重合法のような各種気相成膜法や、各種液相成膜法等により成膜することができるが、中でも、特に、PVD法により成膜するのが好ましい。PVD法によれば、緻密で均質な金属酸化物膜を効率よく成膜することができる。

【0181】

また、PVD法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法およびレーザーアブレーション法等が挙げられるが、中でも、スパッタリング法を用いるのが好ましい。スパッタリング法によれば、金属原子と酸素原子との結合が切断することなく、雰囲気中に金属酸化物の粒子を叩き出して、偏光板10上に供給することができるため、特性に優れた金属酸化物膜を成膜することができる。

【0182】

さらに、金属酸化物膜の表面付近に脱離基303を導入する方法としては、各種方法が用いられ、例えば、B1:脱離基303を構成する原子成分を含む雰囲気下で金属酸化物膜を熱処理(アニーリング)する方法、B2:イオン・インプランテーション等が挙げられるが、中でも、特に、B1の方法を用いるのが好ましい。B1の方法によれば、比較的容易に、脱離基303を金属酸化物膜の表面付近に選択的に導入することができる。また、熱処理を施す際の、雰囲気温度や処理時間等の処理条件を適宜設定することにより、導入する脱離基303の量、さらには脱離基303が導入される金属酸化物膜の厚さの制御を的確に行うことができる。

【0183】

以下、金属酸化物膜をスパッタリング法(イオンビームスパッタリング法)により成膜し、次に、得られた金属酸化物膜を、脱離基303を構成する原子成分を含む雰囲気下で熱処理(アニーリング)することにより、接合膜3を得る場合を代表に説明する。

なお、Bの方法を用いて接合膜3の成膜する場合も、Aの方法を用いて接合膜3を成膜する際に用いられる成膜装置200と同様の成膜装置が用いられるため、成膜装置に関する説明は省略する。

【0184】

[ i ] まず、偏光板10を用意する。そして、この偏光板10を成膜装置200のチャンバー211内に搬入し、基板ホルダー212に装着(セット)する。

【ii】 次に、排気手段230を動作させ、すなわちポンプ232を作動させた状態でバルブ233を開くことにより、チャンバー211内を減圧状態にする。この減圧の程度（真空度）は、特に限定されないが、 $1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-4}$  Torr程度であるのが好ましく、 $1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-5}$  Torr程度であるのがより好ましい。

また、このとき、加熱手段を動作させ、チャンバー211内を加熱する。チャンバー211内の温度は、25℃以上であればよいが、25～100℃程度であるのが好ましい。かかる範囲内に設定することにより、膜密度の高い金属酸化物膜を成膜することができる。

【0185】

【iii】 次に、第2のシャッター221を開き、さらに第1のシャッター220を開いた状態にする。

10

この状態で、イオン源215のイオン発生室256内にガスを導入するとともに、フィラメント257に通電して加熱する。これにより、フィラメント257から電子が放出され、この放出された電子とガス分子が衝突することにより、ガス分子がイオン化する。

【0186】

このガスのイオン $I^+$ は、グリッド253とグリッド254とにより加速されて、イオン源215から放出され、陰極材料で構成されるターゲット216に衝突する。これにより、ターゲット216から金属酸化物（例えば、ITO）の粒子が叩き出され、偏光板10上に堆積して、金属原子と、この金属原子に結合する酸素原子とを含む金属酸化物膜が形成される。

20

【0187】

なお、本実施形態で説明したイオンビームスパッタリング法では、イオン源215のイオン発生室256内で、放電が行われ、電子 $e^-$ が発生するが、この電子 $e^-$ は、グリッド253により遮蔽され、チャンバー211内への放出が防止される。

さらに、イオンビームBの照射方向（イオン源215の開口250）がターゲット216（チャンバー211の底部側と異なる方向）に向いているので、イオン発生室256内で発生した紫外線が、成膜された接合膜3に照射されるのがより確実に防止されて、接合膜3の成膜中に導入された脱離基303が脱離するのを確実に防止することができる。

【0188】

【iv】 次に、第2のシャッター221を開いた状態で、第1のシャッター220を閉じる。

30

この状態で、加熱手段を動作させ、チャンバー211内をさらに加熱する。チャンバー211内の温度は、金属酸化物膜の表面に効率良く脱離基303が導入される温度に設定され、100～600℃程度であるのが好ましく、150～300℃程度であるのがより好ましい。かかる範囲内に設定することにより、次工程【v】において、偏光板10および金属酸化物膜を変質・劣化させることなく、金属酸化物膜の表面に効率良く脱離基303を導入することができる。

【0189】

【v】 次に、ガス供給手段260を動作させ、すなわちポンプ262を作動させた状態でバルブ263を開くことにより、チャンバー211内に脱離基303を構成する原子成分を含むガスを供給する。これにより、チャンバー211内をかかるガスを含む雰囲気下（水素ガス雰囲気下）とすることができる。

40

このように、前記工程【iv】でチャンバー211内が加熱された状態で、チャンバー211内を、脱離基303を構成する原子成分を含むガスを含む雰囲気下（例えば、水素ガス雰囲気下）とすると、金属酸化物膜の表面付近に存在する金属原子および酸素原子の少なくとも一方に脱離基303が導入されて、接合膜3が形成される。

脱離基303を構成する原子成分を含むガスの流量は、1～100ccm程度であるのが好ましく、10～60ccm程度であるのがより好ましい。これにより、金属原子および酸素原子の少なくとも一方に確実に脱離基303を導入することができる。

【0190】

50

なお、チャンバー 211 内は、前記工程 [ii] において、排気手段 230 を動作させることにより調整された減圧状態を維持しているのが好ましい。これにより、金属酸化物膜の表面付近に対する脱離基 303 の導入をより円滑に行うことができる。また、前記工程 [ii] の減圧状態を維持したまま、本工程においてチャンバー 211 内を減圧する構成とすることにより、再度減圧する手間が省けることから、成膜時間および成膜コスト等の削減を図ることができるという利点も得られる。

#### 【0191】

この減圧の程度（真空度）は、特に限定されないが、 $1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-4}$  Torr 程度であるのが好ましく、 $1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-5}$  Torr 程度であるのがより好ましい。

10

また、熱処理を施す時間は、15～120分程度であるのが好ましく、30～60分程度であるのがより好ましい。

#### 【0192】

導入する脱離基 303 の種類等によっても異なるが、熱処理を施す際の条件（チャンバー 211 内の温度、真空度、ガス流量、処理時間）を上記範囲内に設定することにより、金属酸化物膜の表面付近に脱離基 303 を選択的に導入することができる。

以上のようにして、表面 39 付近に脱離基 303 が偏在する接合膜 3 を成膜することができる。

以上のような第 4 実施形態にかかる接合膜付き偏光板 1、液晶表示装置 60 においても、前記第 1 実施形態と同様の作用・効果が得られる。

20

#### 【0193】

##### < 第 5 実施形態 >

次に、本発明の接合膜付き偏光板、および本発明の画像表示装置の第 5 実施形態について説明する。

以下、本発明の接合膜付き偏光板の第 5 実施形態について説明するが、前記第 1 実施形態ないし前記第 4 実施形態にかかる偏光板との相違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。

#### 【0194】

本実施形態にかかる接合膜付き偏光板は、接合膜の構成が異なること以外は、前記第 1 実施形態と同様である。

30

すなわち、本実施形態にかかる接合膜付き偏光板は、接合膜 3 がそれぞれエネルギー付与前の状態で、金属原子と、有機成分で構成される脱離基 303 を含むものである。

このような接合膜 3 は、エネルギーが付与されると、脱離基 303 の結合手が切れて接合膜 3 から脱離し、接合膜 3 の少なくとも表面付近に、活性手 304 が生じるものである。そして、これにより、接合膜 3 の表面に、前記第 4 実施形態と同様の接着性が発現する。

#### 【0195】

以下、本実施形態にかかる接合膜 3 について説明する。

接合膜 3 は、偏光板 10 上に設けられ、金属原子と、有機成分で構成される脱離基 303 を含むものである。

40

このような接合膜 3 は、エネルギーが付与されると、脱離基 303 が接合膜 3 の少なくとも表面 39 付近から脱離し、図 13 に示すように、接合膜 3 の少なくとも表面 39 付近に、活性手 304 が生じるものである。そして、これにより、接合膜 3 の表面 39 に接着性が発現する。かかる接着性が発現すると、接合膜 3 を備えた偏光板 10 は、被着体に対して、高い寸法精度で強固に効率よく接合可能なものとなる。

#### 【0196】

また、接合膜 3 は、金属原子と、有機成分で構成される脱離基 303 とを含むもの、すなわち有機金属膜であることから、変形し難い強固な膜となる。このため、接合膜 3 自体が寸法精度の高いものとなり、最終的に得られる接合膜付き偏光板 1 においても、寸法精度が高いものが得られる。

50

このような接合膜 3 は、流動性を有さない固体状をなすものである。このため、従来から用いられている、流動性を有する液状または粘液状（半固形状）の接着剤に比べて、接着層（接合膜 3）の厚さや形状がほとんど変化しない。したがって、このような接合膜 3 を用いて得られた接合膜付き偏光板 1 の寸法精度は、従来に比べて格段に高いものとなる。さらに、接着剤の硬化に要する時間が不要になるため、短時間で強固な接合が可能となる。

#### 【0197】

また、本発明では、接合膜 3 は、導電性を有するものであるのが好ましい。これにより、後述する接合膜付き偏光板 1 において、意図しない帯電を抑制または防止することができる。これにより、このような接合膜付き偏光板 1 を適用した液晶表示装置 60 では、液晶層 63 に不本意な電圧がかかるのが確実に防止される。結果として、このような液晶表示装置 60 は、各画素における光の透過、または遮断を確実に行うことができ、より安定的に鮮明な画像表示を行えるものとなる。

10

#### 【0198】

以上のような接合膜 3 としての機能が好適に発揮されるように、金属原子および脱離基 303 が選択される。

具体的には、金属原子としては、例えば、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Y、Zr、Nb、Mo、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、Hf、Ta、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、各種ランタノイド元素、各種アクチノイド元素のような遷移金属元素、Li、Be、Na、Mg、Al、K、Ca、Zn、Ga、Rb、Sr、Cd、In、Sn、Sb、Cs、Ba、Tl、Pb、Bi、Po のような典型金属元素等が挙げられる。

20

#### 【0199】

ここで、遷移金属元素は、各遷移金属元素間で、最外殻電子の数が異なることのみの差異であるため、物性が類似している。そして、遷移金属は、一般に、硬度や融点が高く、電気伝導性および熱伝導性が高い。このため、金属原子として遷移金属元素を用いた場合、接合膜 3 に発現する接着性をより高めることができる。また、それとともに、接合膜 3 の導電性をより高めることができる。

#### 【0200】

また、金属原子として、Cu、Al、Zn および Fe のうちの 1 種または 2 種以上を組み合わせて用いた場合、接合膜 3 は、優れた導電性を発揮するものとなる。また、接合膜 3 を後述する有機金属化学気相成長法を用いて成膜する場合には、これらの金属を含む金属錯体等を原材料として用いて、比較的容易かつ均一な膜厚の接合膜 3 を成膜することができる。

30

#### 【0201】

また、脱離基 303 は、前述したように、接合膜 3 から脱離することにより、接合膜 3 に活性手を生じさせるよう振る舞うものである。したがって、脱離基 303 には、エネルギーを付与されることによって、比較的簡単に、かつ均一に脱離するものの、エネルギーが付与されないときには、脱離しないよう接合膜 3 に確実に結合しているものが好適に選択される。

40

#### 【0202】

具体的には、脱離基 303 としては、炭素原子を必須成分とし、水素原子、窒素原子、リン原子、硫黄原子およびハロゲン原子のうちの少なくとも 1 種を含む原子団が好適に選択される。かかる脱離基 303 は、エネルギーの付与による結合 / 脱離の選択性に比較的優れている。このため、このような脱離基 303 は、上記のような必要性を十分に満足し得るものとなり、接合膜 3 の接着性をより高度なものとすることができる。

より具体的には、原子団（基）としては、例えば、メチル基、エチル基のようなアルキル基、メトキシ基、エトキシ基のようなアルコキシ基、カルボキシル基の他、前記アルキル基の末端がイソシアネート基、アミノ基およびスルホン酸基等で終端しているもの等が挙げられる。

50

## 【0203】

以上のような原子団の中でも、脱離基303は、特に、アルキル基であるのが好ましい。アルキル基で構成される脱離基303は、化学的な安定性が高いため、脱離基303としてアルキル基を備える接合膜3は、耐候性および耐薬品性に優れたものとなる。

また、かかる構成の接合膜3において、金属原子と酸素原子の存在比は、3:7~7:3程度であるのが好ましく、4:6~6:4程度であるのがより好ましい。金属原子と炭素原子の存在比を前記範囲内になるよう設定することにより、接合膜3の安定性が高くなり、接合膜付き偏光板1と被着体とをより強固に接合することができるようになる。また、接合膜3を優れた導電性を発揮するものとすることができる。

## 【0204】

また、接合膜3の平均厚さは、1~1000nm程度であるのが好ましく、50~800nm程度であるのがより好ましい。接合膜3の平均厚さを前記範囲内とすることにより、接合膜付き偏光板1の寸法精度が著しく低下するのを防止しつつ、接合膜付き偏光板1と被着体とをより強固に接合することができる。

すなわち、接合膜3の平均厚さが前記下限値を下回った場合は、十分な接合強度が得られないおそれがある。一方、接合膜3の平均厚さが前記上限値を上回った場合は、接合膜付き偏光板1の寸法精度が著しく低下するおそれがある。

## 【0205】

さらに、接合膜3の平均厚さが前記範囲内であれば、接合膜3にある程度の形状追従性が確保される。このため、例えば、偏光フィルム41の接合面（接合膜3を成膜する面）に凹凸が存在している場合でも、その凹凸の高さにもよるが、凹凸の形状に追従するように接合膜3を被着させることができる。その結果、接合膜3は、凹凸を吸収して、その表面に生じる凹凸の高さを緩和することができる。そして、接合膜付き偏光板1と被着体とを貼り合わせた際に、接合膜3の被着体に対する密着性を高めることができる。

なお、上記のような形状追従性の程度は、接合膜3の厚さが厚いほど顕著になる。したがって、形状追従性を十分に確保するためには、接合膜3の厚さをできるだけ厚くすればよい。

## 【0206】

以上説明したような接合膜3は、いかなる方法で成膜してもよいが、例えば、IIa:金属原子で構成される金属膜に、脱離基（有機成分）303を含む有機物を、金属膜のほぼ全体または表面付近に選択的に付与（化学修飾）して接合膜3を形成する方法、IIb:金属原子と、脱離基（有機成分）303を含む有機物とを有する有機金属材料を原材料として有機金属化学気相成長法を用いて接合膜3を形成する方法（積層させる方法あるいは、単原子層からなる接合層を形成）、IIc:金属原子と脱離基303を含む有機物とを有する有機金属材料を原材料として適切な溶媒に溶解させスピンコート法などを用いて接合膜を形成する方法等が挙げられる。これらの中でも、IIbの方法により接合膜3を成膜するのが好ましい。かかる方法によれば、比較的簡単な工程で、かつ、均一な膜厚の接合膜3を形成することができる。

## 【0207】

以下、IIbの方法、すなわち金属原子と、脱離基（有機成分）303を含む有機物とを有する有機金属材料を原材料として有機金属化学気相成長法を用いて接合膜3を形成する方法により、接合膜3を得る場合を代表に説明する。

まず、接合膜3の成膜方法を説明するのに先立って、接合膜3を成膜する際に用いられる成膜装置400について説明する。

## 【0208】

図16は、本実施形態において、接合膜の作製に用いられる成膜装置を模式的に示す縦断面図である。なお、以下の説明では、図16中の上側を「上」、下側を「下」と言う。

図16に示す成膜装置400は、有機金属化学気相成長法（以下、「MOCVD法」と省略することもある。）による接合膜3の形成をチャンバー411内で行えるように構成されている。

10

20

30

40

50

## 【 0 2 0 9 】

具体的には、成膜装置 4 0 0 は、チャンバー（真空チャンバー）4 1 1 と、このチャンバー 4 1 1 内に設置され、偏光板 1 0（成膜対象物）を保持する基板ホルダー（成膜対象物保持部）4 1 2 と、チャンバー 4 1 1 内に、気化または霧化した有機金属材料を供給する有機金属材料供給手段 4 6 0 と、チャンバー 4 1 1 内を低還元性雰囲気下とするためのガスを供給するガス供給手段 4 7 0 と、チャンバー 4 1 1 内の排気をして圧力を制御する排気手段 4 3 0 と、基板ホルダー 4 1 2 を加熱する加熱手段（図示せず）とを有している。

## 【 0 2 1 0 】

基板ホルダー 4 1 2 は、本実施形態では、チャンバー 4 1 1 の底部に取り付けられている。この基板ホルダー 4 1 2 は、モータの作動により回転可能となっている。これにより、偏光板 1 0 上に接合膜 3 を均質かつ均一な厚さで成膜することができる。

また、基板ホルダー 4 1 2 の近傍には、それぞれ、これらを覆うことができるシャッター 4 2 1 が配設されている。このシャッター 4 2 1 は、偏光板 1 0 および接合膜 3 が不要な雰囲気等に曝されるのを防ぐためのものである。

## 【 0 2 1 1 】

有機金属材料供給手段 4 6 0 は、チャンバー 4 1 1 に接続されている。この有機金属材料供給手段 4 6 0 は、固形状の有機金属材料を貯留する貯留槽 4 6 2 と、気化または霧化した有機金属材料をチャンバー 4 1 1 内に送気するキャリアガスを貯留するガスボンベ 4 6 5 と、キャリアガスと気化または霧化した有機金属材料をチャンバー 4 1 1 内に導くガス供給ライン 4 6 1 と、ガス供給ライン 4 6 1 の途中に設けられたポンプ 4 6 4 およびバルブ 4 6 3 とで構成されている。かかる構成の有機金属材料供給手段 4 6 0 では、貯留槽 4 6 2 は、加熱手段を有しており、この加熱手段の作動により固形状の有機金属材料を加熱して気化し得るようになっている。そのため、バルブ 4 6 3 を開放した状態で、ポンプ 4 6 4 を作動させて、キャリアガスをガスボンベ 4 6 5 から貯留槽 4 6 2 に供給すると、このキャリアガスとともに気化または霧化した有機金属材料が、供給ライン 4 6 1 内を通過してチャンバー 4 1 1 内に供給されるようになっている。

なお、キャリアガスとしては、特に限定されず、例えば、窒素ガス、アルゴンガスおよびヘリウムガス等が好適に用いられる。

## 【 0 2 1 2 】

また、本実施形態では、有機金属材料供給手段 4 6 0 がチャンバー 4 1 1 に接続されている。ガス供給手段 4 7 0 は、チャンバー 4 1 1 内を低還元性雰囲気下とするためのガスを貯留するガスボンベ 4 7 5 と、前記低還元性雰囲気下とするためのガスをチャンバー 4 1 1 内に導くガス供給ライン 4 7 1 と、ガス供給ライン 4 7 1 の途中に設けられたポンプ 4 7 4 およびバルブ 4 7 3 とで構成されている。かかる構成のガス供給手段 4 7 0 では、バルブ 4 7 3 を開放した状態で、ポンプ 4 7 4 を作動させると、前記低還元性雰囲気下とするためのガスが、ガスボンベ 4 7 5 から、供給ライン 4 7 1 を介して、チャンバー 4 1 1 内に供給されるようになっている。ガス供給手段 4 7 0 をかかる構成とすることにより、チャンバー 4 1 1 内に有機金属材料に対して確実に低還元な雰囲気とすることができる。その結果、有機金属材料を原材料として M O C V D 法を用いて接合膜 3 を成膜する際に、有機金属材料に含まれる有機成分の少なくとも一部を脱離基 3 0 3 として残存させた状態で接合膜 3 が成膜される。

## 【 0 2 1 3 】

チャンバー 4 1 1 内を低還元性雰囲気下とするためのガスとしては、特に限定されないが、例えば、窒素ガスおよびヘリウム、アルゴン、キセノンのような希ガス、一酸化窒素、一酸化二窒素等が挙げられ、これらのうちの 1 種または 2 種以上を組み合わせる用いることができる。

なお、有機金属材料として、後述する 2, 4 - ペンタジオネート - 銅 (II) や [ C u ( h f a c ) ( V T M S ) ] 等のように分子構造中に酸素原子を含有するものを用いる場合には、低還元性雰囲気下とするためのガスに、水素ガスを添加するのが好ましい。これに

10

20

30

40

50

より、酸素原子に対する還元性を向上させることができ、接合膜 3 に過度の酸素原子が残存することなく、接合膜 3 を成膜することができる。その結果、この接合膜 3 は、膜中における金属酸化物の存在率が低いものとなり、優れた導電性を発揮することとなる。

#### 【 0 2 1 4 】

また、キャリアガスとして前述した窒素ガス、アルゴンガスおよびヘリウムガスのうちの少なくとも 1 種を用いる場合には、このキャリアガスに低還元性雰囲気下とするためのガスとしての機能をも発揮させることができる。

また、排気手段 4 3 0 は、ポンプ 4 3 2 と、ポンプ 4 3 2 とチャンバー 4 1 1 とを連通する排気ライン 4 3 1 と、排気ライン 4 3 1 の途中に設けられたバルブ 4 3 3 とで構成されており、チャンバー 4 1 1 内を所望の圧力に減圧し得ようになっている。

10

#### 【 0 2 1 5 】

以上のような構成の成膜装置 4 0 0 を用いて M O C V D 法により、以下のようにして偏光板 1 0 上（偏光フィルム 4 1 上）に接合膜 3 が形成される。

[ i ] まず、偏光板 1 0 を用意する。そして、この偏光板 1 0 を成膜装置 4 0 0 のチャンバー 4 1 1 内に搬入し、基板ホルダー 4 1 2 に装着（セット）する。

[ ii ] 次に、排気手段 4 3 0 を動作させ、すなわちポンプ 4 3 2 を作動させた状態でバルブ 4 3 3 を開くことにより、チャンバー 4 1 1 内を減圧状態にする。この減圧の程度（真空度）は、特に限定されないが、 $1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-4}$  Torr 程度であるのが好ましく、 $1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-5}$  Torr 程度であるのがより好ましい。

#### 【 0 2 1 6 】

20

また、ガス供給手段 4 7 0 を動作させ、すなわちポンプ 4 7 4 を作動させた状態でバルブ 4 7 3 を開くことにより、チャンバー 4 1 1 内に、低還元性雰囲気下とするためのガス供給して、チャンバー 4 1 1 内を低還元性雰囲気下とする。ガス供給手段 4 7 0 による前記ガスの流量は、特に限定されないが、 $0.1 \sim 10$  s c c m 程度であるのが好ましく、 $0.5 \sim 5$  s c c m 程度であるのがより好ましい。

#### 【 0 2 1 7 】

さらに、このとき、加熱手段を動作させ、基板ホルダー 4 1 2 を加熱する。基板ホルダー 4 1 2 の温度は、形成する接合膜 3 の種類、すなわち、接合膜 3 を形成する際に用いる原材料の種類によっても若干異なるが、 $80 \sim 600$  程度であるのが好ましく、 $100 \sim 450$  程度であるのがより好ましく、 $200 \sim 300$  程度であるのがさらに好ましい。かかる範囲内に設定することにより、後述する有機金属材料を用いて、優れた接着性を有する接合膜 3 を成膜することができる。

30

#### 【 0 2 1 8 】

[ iii ] 次に、シャッター 4 2 1 を開いた状態にする。

そして、固形状の有機金属材料を貯留された貯留槽 4 6 2 が備える加熱手段を動作させることにより、有機金属材料を気化させた状態で、ポンプ 4 6 4 を動作させるとともに、バルブ 4 6 3 を開くことにより、気化または霧化した有機金属材料をキャリアガスとともにチャンバー内に導入する。

#### 【 0 2 1 9 】

このように、前記工程 [ ii ] で基板ホルダー 4 1 2 が加熱された状態で、チャンバー 4 1 1 内に、気化または霧化した有機金属材料を供給すると、偏光板 1 0 上で有機金属材料が加熱されることにより、有機金属材料中に含まれる有機物の一部が残存した状態で、偏光板 1 0 上（偏光フィルム 4 1 上）に接合膜 3 を形成することができる。

40

すなわち、M O C V D 法によれば、有機金属材料に含まれる有機物の一部が残存するように金属原子を含む膜を形成すれば、この有機物の一部が脱離基 3 0 3 としての機能を発揮する接合膜 3 を偏光板 1 0 上に形成することができる。

#### 【 0 2 2 0 】

このような M O C V D 法に用いられる、有機金属材料としては、特に限定されないが、例えば、2, 4 - ペンタジオネート - 銅 (II)、トリス (8 - キノリノレート) アルミニウム (A 1 q<sub>3</sub>)、トリス (4 - メチル - 8 キノリノレート) アルミニウム (III) (A 1

50



m q<sub>3</sub> )、( 8 - ヒドロキシキノリン ) 亜鉛 ( Z n q<sub>2</sub> )、銅フタロシアニン、C u ( ヘキサフルオロアセチルアセトネート ) ( ビニルトリメチルシラン ) [ C u ( h f a c ) ( V T M S ) ]、C u ( ヘキサフルオロアセチルアセトネート ) ( 2 - メチル - 1 - ヘキセン - 3 - エン ) [ C u ( h f a c ) ( M H Y ) ]、C u ( パーフルオロアセチルアセトネート ) ( ビニルトリメチルシラン ) [ C u ( p f a c ) ( V T M S ) ]、C u ( パーフルオロアセチルアセトネート ) ( 2 - メチル - 1 - ヘキセン - 3 - エン ) [ C u ( p f a c ) ( M H Y ) ] 等、各種遷移金属元素を含んだアミド系、アセチルアセトネート系、アルコキシ系、シリコンを含むシリル系、カルボキシル基をもつカルボニル系のような金属錯体、トリメチルガリウム、トリメチルアルミニウム、ジエチル亜鉛のようなアルキル金属や、その誘導体等が挙げられる。これらの中でも、有機金属材料としては、金属錯体であるのが好ましい。金属錯体を用いることにより、金属錯体中に含まれる有機物の一部を残存した状態で、接合膜 3 を確実に形成することができる。

10

#### 【 0 2 2 1 】

また、本実施形態では、ガス供給手段 4 7 0 を動作させることにより、チャンパー 4 1 1 内を低還元性雰囲気下となっているが、このような雰囲気下とすることにより、偏光板 1 0 上に純粋な金属膜が形成されることなく、有機金属材料中に含まれる有機物の一部を残存させた状態で成膜することができる。すなわち、接合膜および金属膜としての双方の特性に優れた接合膜 3 を形成することができる。

#### 【 0 2 2 2 】

気化または霧化した有機金属材料の流量は、0 . 1 ~ 1 0 0 c c m 程度であるのが好ましく、0 . 5 ~ 6 0 c c m 程度であるのがより好ましい。これにより、均一な膜厚で、かつ、有機金属材料中に含まれる有機物の一部を残存させた状態で、接合膜 3 を成膜することができる。

20

以上のように、接合膜 3 を成膜した際に膜中に残存する残存物を脱離基 3 0 3 として用いる構成とすることにより、形成した金属膜等に脱離基を導入する必要がなく、比較的簡単な工程で接合膜 3 を成膜することができる。

#### 【 0 2 2 3 】

なお、有機金属材料を用いて形成された接合膜 3 に残存する前記有機物の一部は、その全てが脱離基 3 0 3 として機能するものであってもよいし、その一部が脱離基 3 0 3 として機能するものであってもよい。

30

以上のようにして、接合膜 3 を成膜することができる。

以上のような第 5 実施形態にかかる接合膜付き偏光板 1、および液晶表示装置 6 0 においても、前記第 1 実施形態と同様の作用・効果が得られる。

#### 【 0 2 2 4 】

##### 《 電子機器 》

前述したような本発明の接合膜付き偏光板を有する液晶表示装置等の画像表示装置 ( 電気光学装置 ) 1 0 0 0 は、各種電子機器の表示部に用いることができる。

図 1 7 は、本発明の画像表示装置を適用したモバイル型 ( またはノート型 ) のパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。

#### 【 0 2 2 5 】

40

この図において、パーソナルコンピュータ 1 1 0 0 は、キーボード 1 1 0 2 を備えた本体部 1 1 0 4 と、表示ユニット 1 1 0 6 とにより構成され、表示ユニット 1 1 0 6 は、本体部 1 1 0 4 に対しヒンジ構造部を介して回動可能に支持されている。

このパーソナルコンピュータ 1 1 0 0 においては、表示ユニット 1 1 0 6 が画像表示装置 1 0 0 0 を備えている。

#### 【 0 2 2 6 】

なお、本発明の画像表示装置は、上述したパーソナルコンピュータ ( モバイル型パーソナルコンピュータ ) の他にも、例えば、テレビ ( 例えば、液晶テレビ ) や、ビデオカメラ、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、ラップトップ型パーソナルコンピュータ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳 ( 通信機能付も含む )、

50

電子辞書、電卓、電子ゲーム機器、ワードプロセッサ、ワークステーション、携帯電話、テレビ電話、防犯用テレビモニタ、電子双眼鏡、POS端末、タッチパネルを備えた機器（例えば金融機関のキャッシュディスペンサー、自動券売機）、医療機器（例えば電子体温計、血圧計、血糖計、心電表示装置、超音波診断装置、内視鏡用表示装置）、魚群探知機、各種測定機器、計器類（例えば、車両、航空機、船舶の計器類）、フライトシュミレータ、その他各種モニタ類、プロジェクター等の投射型表示装置等に適用することができる。中でも、テレビは、近年の表示部の大型化の傾向が顕著であるが、このような大型の表示部（例えば、対角線長80cm以上の表示部）を有する電子機器では、上述したような白抜け現象の発生が特に問題となっていたが、本発明を適用すれば、このような問題の発生を確実に防止することができる。すなわち、上記のような大型の表示部を有する電子機器に適用した場合に、本発明の効果は、より顕著に発揮される。

10

#### 【0227】

以上、本発明の接合膜付き偏光板、画像表示装置を、図示の実施形態に基づいて説明したが、本発明はこれらに限定されるものではない。

例えば、上述した各実施形態では、接合膜付き偏光板1として、偏光層4の基板2とは反対側の面に接合膜3を有するものについて説明したが、接合膜付き偏光板1は、基板2の偏光層4とは反対側の面に接合膜3を有するものであってもよい。

#### 【0228】

また、前述した各実施形態では、各接合膜を介して基板2と偏光フィルム41（あるいは、偏光フィルム41と保護フィルム42）とを接合する際に、あらかじめ、各接合膜にエネルギーを付与し、各接合膜を活性化させてから、各部材同士を貼り合わせるものとして説明したが、各部材同士を貼り合わせる方法はこれに限定されない。例えば、基板2と偏光フィルム41（あるいは、偏光フィルム41と保護フィルム42）とを、活性化前の接合膜を介して密着させ、重ね合わせてなる積層体中の接合膜に対してエネルギーを付与して、接合膜を活性化させ、接着性を発現させることにより、基板2と偏光フィルム41とを接合させてもよい。

20

#### 【0229】

また、前記各実施形態では、画像表示装置として液晶表示装置（透過型液晶表示装置）を代表に説明しているが、本発明の画像表示装置は、反射型液晶表示装置、半透過型液晶表示装置、液晶プロジェクター、有機EL表示装置、無機EL表示装置、電気泳動表示装置、プラズマディスプレイ、フィールドエミッションディスプレイ等の各種表示装置にも適用できる。

30

#### 【0230】

また、本発明の接合膜付き偏光板を製造する方法では、前記実施形態の構成に限定されず、工程の順序が前後してもよい。また、任意の目的の工程が1または2以上追加されていてもよく、不要な工程を削除してもよい。

また、本発明の接合膜付き偏光板は、各実施形態の任意の構成を組み合わせたものであってもよい。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0231】

40

【図1】本発明の接合膜付き偏光板の第1実施形態を示すための図（断面図）である。

【図2】本発明の接合膜付き偏光板が備える接合膜のエネルギー付与前の状態を示す部分拡大図である。

【図3】本発明の接合膜付き偏光板が備える接合膜のエネルギー付与後の状態を示す部分拡大図である。

【図4】本発明の画像表示装置の好適な実施形態を示す断面図である。

【図5】接合膜付き偏光板の製造方法を説明するための図（縦断面図）である。

【図6】接合膜付き偏光板の製造方法を説明するための図（縦断面図）である。

【図7】第1実施形態にかかる接合膜付き偏光板が備える接合膜の作製に用いられるプラズマ重合装置を模式的に示す縦断面図である。

50

【図 8】偏光板上に接合膜を作製する方法を説明するための図（縦断面図）である。

【図 9】本発明の接合膜付き偏光板の第 2 実施形態を示すための図（断面図）である。

【図 10】接合膜付き偏光板の製造方法を説明するための図（縦断面図）である。

【図 11】本発明の接合膜付き偏光板の第 3 実施形態を示すための図（断面図）である。

【図 12】本発明の接合膜付き偏光板の第 4 実施形態が備える接合膜のエネルギー付与前の状態を示す部分拡大図である。

【図 13】本発明の接合膜付き偏光板の第 4 実施形態が備える接合膜のエネルギー付与後の状態を示す部分拡大図である。

【図 14】第 4 実施形態にかかる接合膜付き偏光板が備える接合膜の作製に用いられる成膜装置を模式的に示す縦断面図である。

10

【図 15】図 14 に示す成膜装置が備えるイオン源の構成を示す模式図である。

【図 16】第 5 実施形態にかかる偏光板が備える接合膜の作製に用いられる成膜装置を模式的に示す縦断面図である。

【図 17】本発明の画像表示装置を適用したモバイル型（またはノート型）のパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。

【符号の説明】

【0232】

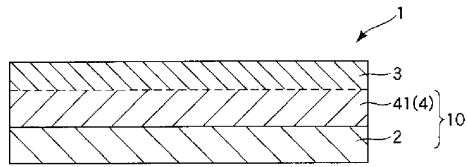
1 …… 接合膜付き偏光板 10 …… 偏光板 2 …… 基板 3、31、311、312、32、321、322、33、34、35 …… 接合膜 301 …… Si 骨格 302 …… シロキサン結合 303 …… 脱離基 304 …… 活性手 39、3116、3126、3216、3226 …… 表面 4 …… 偏光層 41 …… 偏光フィルム 42、43、44 …… 保護フィルム 100 …… プラズマ重合装置 101 …… チャンバー 102 …… 接地線 103 …… 供給口 104 …… 排気口 130 …… 第 1 の電極 139 …… 静電チャック 140 …… 第 2 の電極 170 …… ポンプ 171 …… 圧力制御機構 180 …… 電源回路 182 …… 高周波電源 183 …… マッチングボックス 184 …… 配線 190 …… ガス供給部 191 …… 貯液部 192 …… 気化装置 193 …… ガスポンベ 194 …… 配管 195 …… 拡散板 200 …… 成膜装置 211 …… チャンバー 212 …… 基板ホルダー 215 …… イオン源 216 …… ターゲット 217 …… ターゲットホルダー 219 …… ガス供給源 220 …… 第 1 のシャッター 221 …… 第 2 のシャッター 230 …… 排気手段 231 …… 排気ライン 232 …… ポンプ 233 …… バルブ 250 …… 開口 253 …… グリッド 254 …… グリッド 255 …… 磁石 256 …… イオン発生室 257 …… フィラメント 260 …… ガス供給手段 261 …… ガス供給ライン 262 …… ポンプ 263 …… バルブ 264 …… ガスポンベ 400 …… 成膜装置 411 …… チャンバー 412 …… 基板ホルダー 421 …… シャッター 430 …… 排気手段 431 …… 排気ライン 432 …… ポンプ 433 …… バルブ 460 …… 有機金属材料供給手段 461 …… ガス供給ライン 462 …… 貯留槽 463 …… バルブ 464 …… ポンプ 465 …… ガスポンベ 470 …… ガス供給手段 471 …… ガス供給ライン 473 …… バルブ 474 …… ポンプ 475 …… ガスポンベ 60 …… 液晶表示装置 61 …… カラーフィルター 611 …… 基板 612 …… 着色部 613 …… 隔壁 62 …… 共通電極 63 …… 液晶層 64、65 …… 配向膜 66 …… 画素電極 67 …… 基板（対向基板） 68、69 …… 接合膜付き偏光板 70 …… 液晶表示素子 71 …… 接合体 1000 …… 画像表示装置 1100 …… パーソナルコンピュータ 1102 …… キーボード 1104 …… 本体部 1106 …… 表示ユニット

20

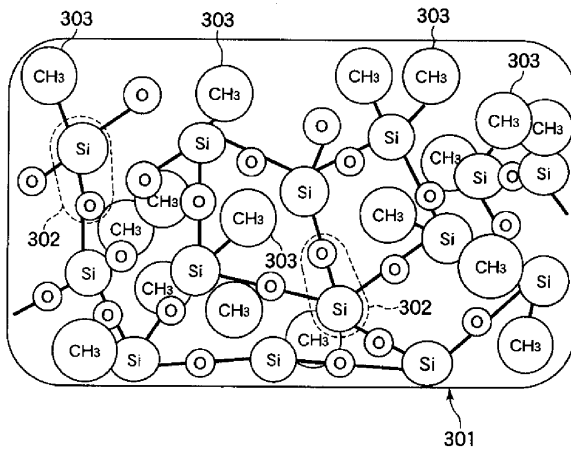
30

40

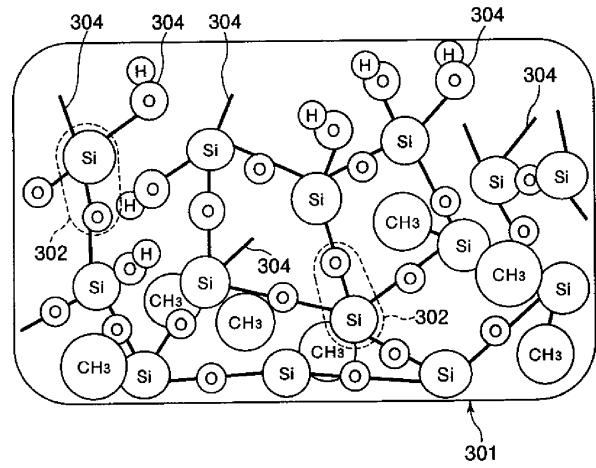
【図 1】



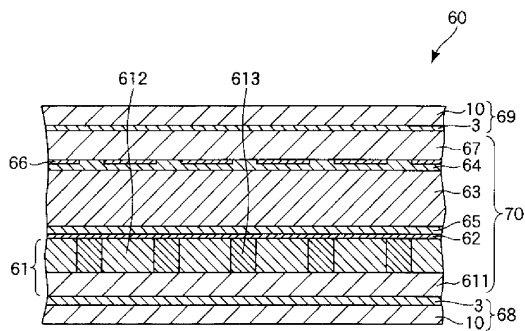
【図 2】



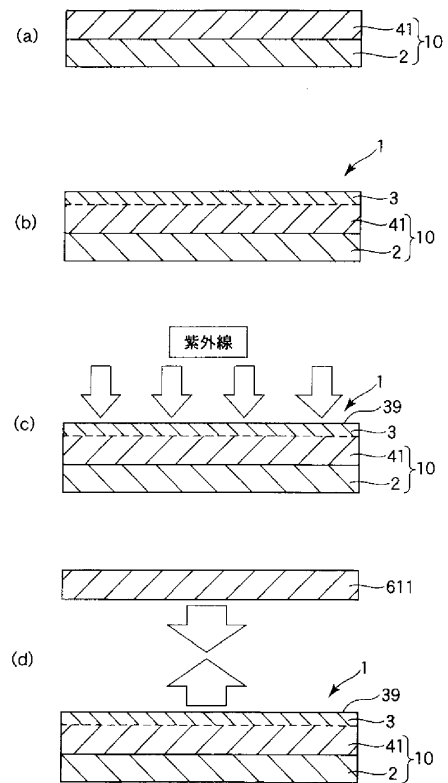
【図 3】



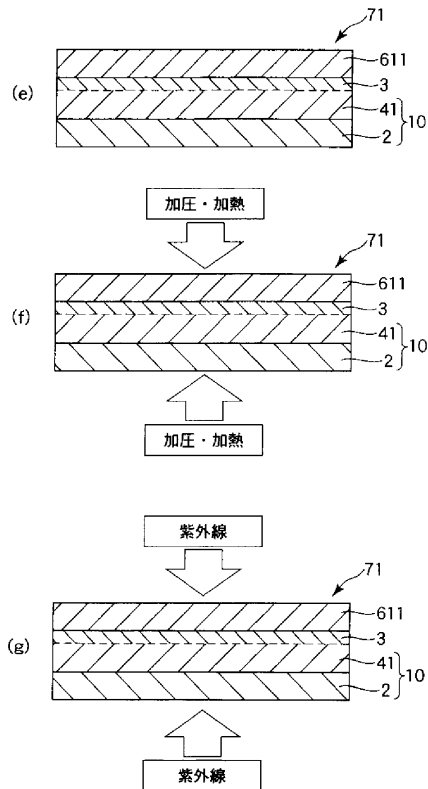
【図 4】



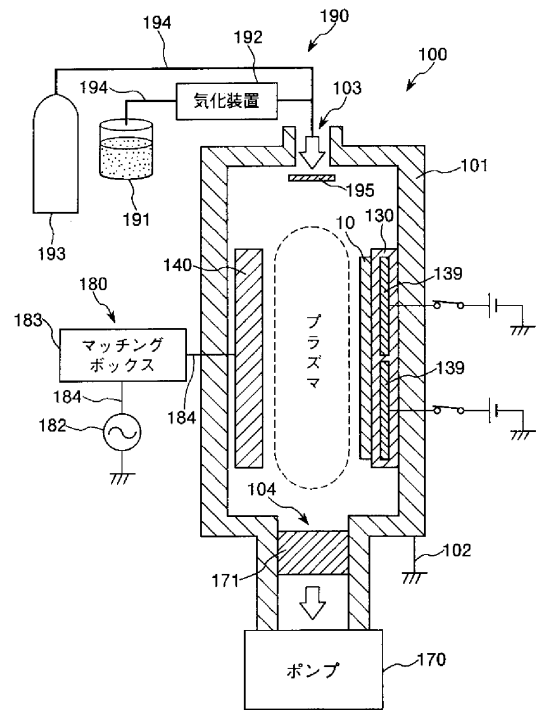
【図 5】



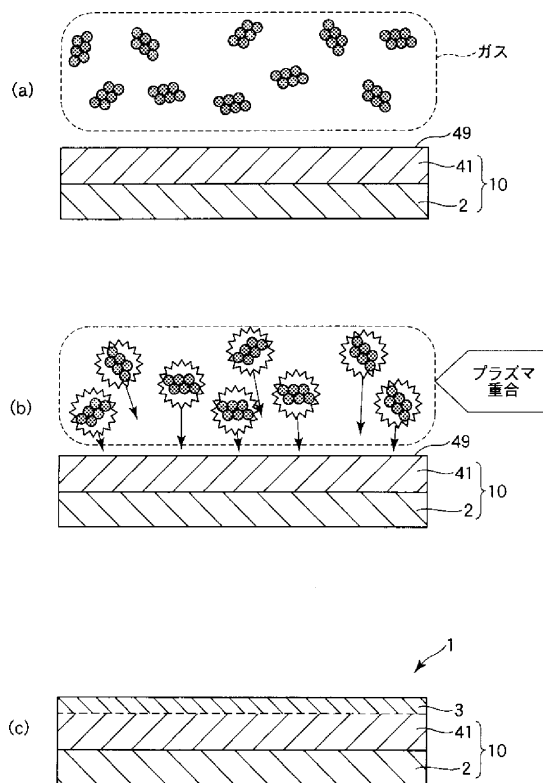
【図 6】



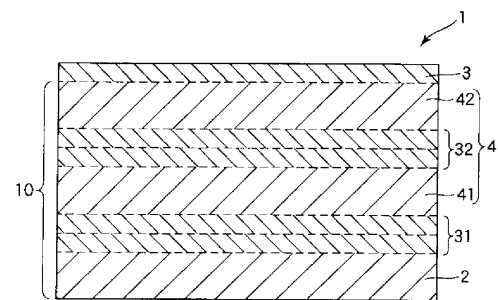
【図 7】



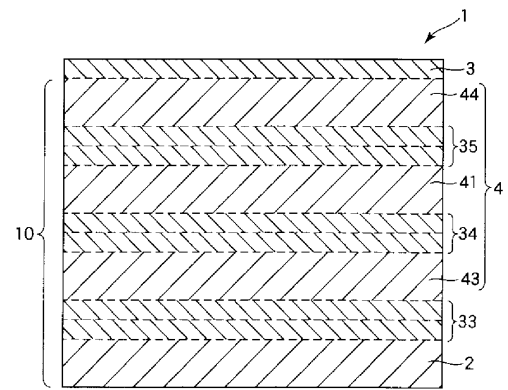
【図 8】



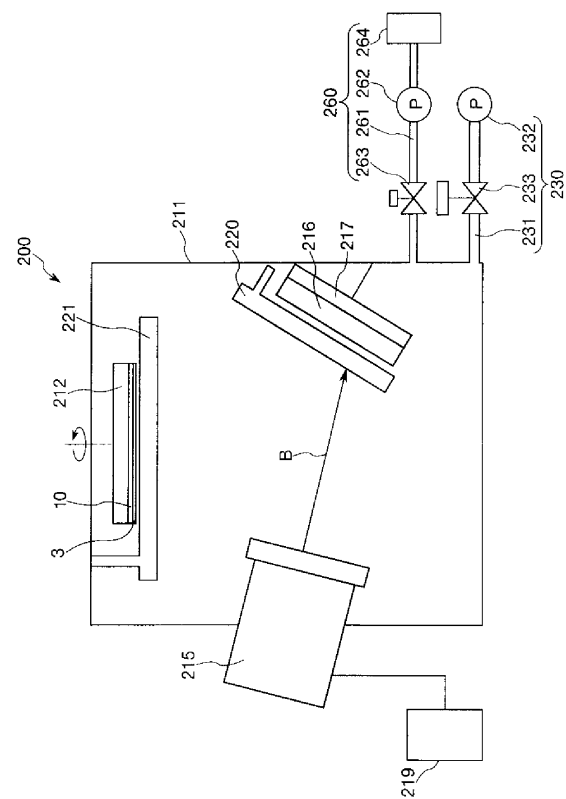
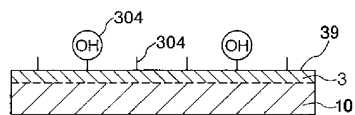
【図 9】



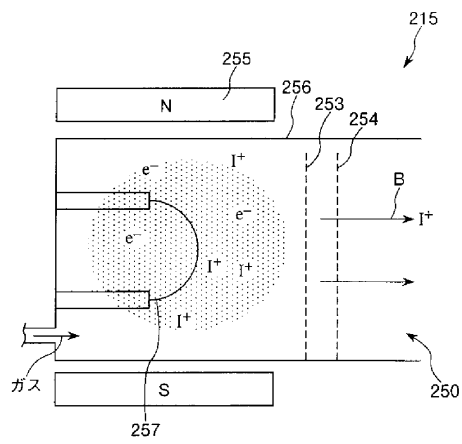
【 図 1 1 】



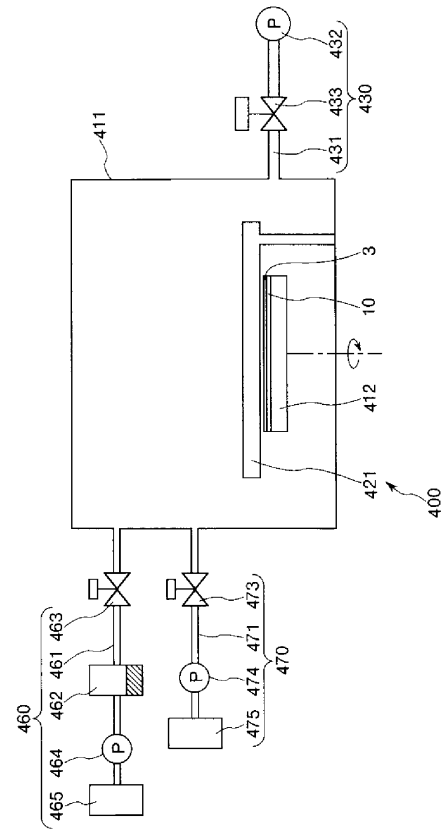
【 図 1 4 】



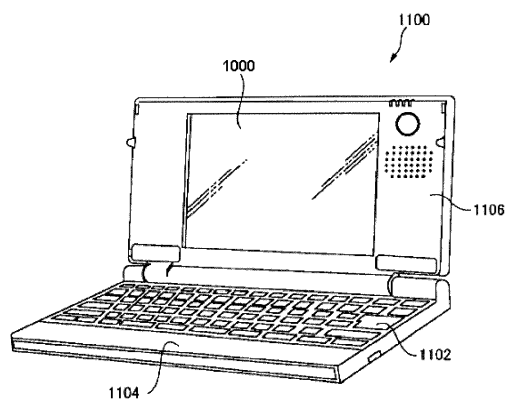
【図15】



【図16】



【図17】



---

フロントページの続き

- (72)発明者 樋口 和央  
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
- (72)発明者 若松 康介  
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

審査官 中村 理弘

- (56)参考文献 特開2004-325158(JP,A)  
特開2006-187730(JP,A)  
特開2009-098465(JP,A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)  
G02B 5/30